LIGHT EMITTING DEVICE

Patent number:

JP2003229278

Publication date:

2003-08-15

Inventor:

NISHI TAKESHI; SEO TETSUSHI

Applicant:

SEMICONDUCTOR ENERGY LAB

Classification:

- international:

H05B33/14; H05B33/22;

H05B33/14; H05B33/22; (IPC1-7):

H05B33/22; H05B33/14

- european:

Application number: JP20020343617 20021127

Priority number(s): JP20020343617 20021127;

JP20010367557 20011130

Report a data error here

Abstract of **JP2003229278**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light emitting element having an improved electron injection property like previous one of using alkali metal or alkali earth metal, without exerting any effect on the characteristics of TFT.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(II)特許出願公開番号 特開2003-229278

(P2003-229278A) (43)公開日 平成15年8月15日(2003.8.15)

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード (参考)

H05B 33/22

33/14

H05B 33/22 33/14

B 3K007

Δ

審査請求 有 請求項の数9

OL (全30頁)

(21)出願番号 特願2002-343617(P2002-343617)

(22)出願日

平成14年11月27日(2002.11.27)

(31)優先権主張番号 特願2001-367557(P2001-367557)

(32)優先日

平成13年11月30日(2001.11.30)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72)発明者 西 毅

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(72)発明者 瀬尾 哲史

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

Fターム(参考) 3K007 AB03 AB11 BA06 BB01 CB01

DB03 FA01 GA00

(54) 【発明の名称】発光装置

(57)【要約】

【課題】 TFTの特性に影響を与えることなく、また、これまで用いられてきたアルカリ金属やアルカリ土 類金属といった材料を用いた場合のように陰極からの電子の注入性を向上させるような発光素子を提供する。

【解決手段】 陰極に接する有機化合物層に電子供与体として機能する有機化合物(以下、ドナー性分子と示す)をドーピングすることにより、陰極と有機化合物層の間にそれぞれの最低空分子軌道(LUMO:Lowest Unoccupied Molecular Orbital)準位の間のドナー準位を形成することができるので、陰極からの電子の注入、および注入された電子の伝達を効率良く行うことができる。また、電子の移動に伴うエネルギーの余分な損失や有機化合物層自体の変質等の問題もないことから陰極材料の仕事関数に拘わらず電子の注入性を向上させると共に駆動電圧の低下を実現することができる。

【特許請求の範囲】

Ιc

【請求項1】陽極、陰極、及び有機化合物層を有する発 光装置であって、

前記陽極と前記陰極との間に前記有機化合物層を有し、 前記有機化合物層は、発光層および電子輸送層を有し、 前記電子輸送層の少なくとも一部に電子伝達領域を有 し、

前記電子伝達領域はドナー性分子を含み、かつ前記陰極 と接して形成されることを特徴とする発光装置。

【請求項2】陽極、陰極、及び有機化合物層を有する発 10 光装置であって、

前記陽極と前記陰極との間に前記有機化合物層を有し、 前記有機化合物層は、発光層および電子輸送層を有し、 前記電子輸送層の少なくとも一部に電子伝達領域を有 し、

前記電子輸送層は電子輸送性材料からなり、

前記電子伝達領域はドナー性分子および前記電子輸送性 材料からなり、かつ前記陰極と接して形成されることを 特徴とする発光装置。

【請求項3】絶縁表面上に設けられたTFTと、 前記TFT上に形成された層間絶縁膜と、

前記層間絶縁膜上に形成された第1の電極と、

前記第1の電極の端部を覆って形成された絶縁層と、

前記第1の電極上に形成された有機化合物層と、

前記有機化合物層上に形成された第2の電極とを有する 発光装置であって、

前記TFTは、ソース領域およびドレイン領域を有し、 前記第1の電極は、前記ソース領域または前記ドレイン 領域のいずれか一方と電気的に接続され、

前記有機化合物層は、発光層および電子輸送層を有し、 前記電子輸送層の少なくとも一部に電子伝達領域を有

前記電子伝達領域はドナー性分子を含み、かつ前記陰極 と接して形成されることを特徴とする発光装置。

【請求項4】絶縁表面上に設けられたTFTと、

前記TFT上に形成された層間絶縁膜と、

前記層間絶縁膜上に形成された第1の電極と、 前記第1の電極の端部を覆って形成された絶縁層と、

前記第1の電極上に形成された有機化合物層と、

前記有機化合物層上に形成された第2の電極とを有する 40 モジュールも全て発光装置に含むものとする。

発光装置であって、

前記TFTは、ソース領域およびドレイン領域を有し、 前記第1の電極は、前記ソース領域または前記ドレイン 領域のいずれか一方と電気的に接続され、

前記有機化合物層は、発光層および電子輸送層を有し、 前記電子輸送層の少なくとも一部に電子伝達領域を有

前記電子輸送層は電子輸送性材料からなり、

前記電子伝達領域はドナー性分子および前記電子輸送性 材料からなり、かつ前記陰極と接して形成されることを 50

特徴とする発光装置。

【請求項5】請求項3または請求項4において、 前記第1の電極は陽極であり、前記第2の電極は陰極で あり、

前記電子伝達領域は、前記第2の電極と接して形成され ることを特徴とする発光装置。

【請求項6】請求項3または請求項4において、

前記第1の電極は陰極であり、前記第2の電極は陽極で あり、

前記電子伝達領域は、前記第1の電極と接して形成され ることを特徴とする発光装置。

【請求項7】請求項1乃至請求項6のいずれか一におい て、前記有機化合物層は、正孔注入層、正孔輸送層、発 光層、ブロッキング層、電子輸送層、および電子伝達領 域からなることを特徴とする発光装置。

【請求項8・】請求項1乃至請求項7のいずれか一におい て、前記電子伝達領域に3,3',5,5'-テトラメチルベンジ ジンを含むことを特徴とする発光装置。

【請求項9】請求項1乃至請求項8のいずれか一におい 20 て、

前記発光装置は、表示装置、デジタルスチルカメラ、ノ ート型パーソナルコンピュータ、モバイルコンピュー タ、記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置、ゴーグル 型ディスプレイ、ビデオカメラ、携帯電話から選ばれた 一種であることを特徴とする発光装置。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は、一対の電極間に有 機化合物を含む膜(以下、「有機化合物層」と記す)を 30 設けた素子に電界を加えることで、蛍光又は燐光が得ら れる発光素子を用いた発光装置及びその作製方法に関す る。なお、本明細書中における発光装置とは、画像表示 デバイス、発光デバイス、もしくは光源を指す。また、 発光素子にコネクター、例えばFPC (Flexible printed circuit) もしくはTAB (Tape Automated Bonding) テー プもしくはTCP (Tape Carrier Package) が取り付けら れたモジュール、TABテープやTCPの先にプリント配線板 が設けられたモジュール、または発光素子にCOG(Chip On Glass) 方式によりIC(集積回路) が直接実装された

[0002]

【従来の技術】本発明でいう発光素子とは、電界を加え ることにより発光する素子である。その発光機構は、電 極間に有機化合物層を挟んで電圧を印加することによ り、陰極から注入された電子および陽極から注入された 正孔が有機化合物層中で再結合して、励起状態の分子 (以下、「分子励起子」と記す)を形成し、その分子励 起子が基底状態に戻る際にエネルギーを放出して発光す ると言われている。

【0003】このような発光素子において、通常、有機

化合物層はI μmを下回るほどの薄膜で形成される。ま た、発光素子は、有機化合物層そのものが光を放出する 自発光型の素子であるため、従来の液晶ディスプレイに 用いられているようなパックライトも必要ない。したが って、発光素子は極めて薄型軽量に作製できることが大 きな利点である。

【0004】また、例えば100~200nm程度の有 機化合物層において、キャリアを注入してから再結合に 至るまでの時間は、有機化合物層のキャリア移動度を考 えると数十ナノ秒程度であり、キャリアの再結合から発 10 光までの過程を含めてもマイクロ秒以内のオーダーで発 光に至る。したがって、非常に応答速度が速いことも特 長の一つである。

【0005】こういった薄型軽量・高速応答性・直流低 電圧駆動などの特性から、発光素子は次世代のフラット パネルディスプレイ素子として注目されている。また、 自発光型であり視野角が広いことから、視認性も比較的 良好であり、携帯機器の表示画面に用いる素子として有 効と考えられている。

【0006】ところで、イーストマン・コダック社のT 20 照。)。 angらは、素子の特性向上のために、キャリア輸送性 の異なる有機化合物を積層し、正孔と電子がそれぞれ陽 極、陰極よりパランス良く注入される構造とし、しかも 有機層の膜厚を200nm以下とすることで、10V以 下の印加電圧で1000cd/m¹と外部量子効率1% の実用化に充分な高輝度、高効率を得ることに成功して いる(例えば、非特許文献1参照。)。

[0007]

į

【非特許文献 1】 Appl. Phys. Lett., 51, 913(1987)

【0008】なお、この高効率素子において、Tang 30 らは基本的に絶縁体と見なされる有機化合物に対して、 金属電極から電子を注入する際に問題となるエネルギー 障壁を低下させるため、仕事関数の小さいMg(マグネ シウム)を使用したが、Mgは酸化しやすく不安定であ ることと、有機表面への接着性に乏しいことから、比較 的安定で、しかも有機表面への密着性に優れたAg

(銀)と共蒸着により合金化させたものを用いていた。 【0009】さらに、凸版印刷株式会社のグループは、 Mgより更に仕事関数の小さいLi(リチウム)を用 い、A1(アルミニウム)と合金化することにより安定 40 化させ、陰極として用いることによりMg合金を用いた 素子より低い駆動電圧と高い発光輝度を達成したことを 報告している(例えば、非特許文献2参照。)。

[0010]

【非特許文献 2 】第 5 1 回応用物理学会学術講演会、講 演予稿集28a-pb-4, p. 1040

【0011】上記の合金電極を背景として、より安定な 陰極の開発が望まれていたが、最近になって極薄膜の絶 縁層 (0.5nm) としてフッ化リチウム (LiF) 等

ウム陰極でもMg:Ag等の合金を用いて形成された陰 極と同等以上の発光特性が得られることが報告されてい る (例えば、非特許文献3参照。)。

[0012]

【非特許文献 3】 L. S. Hung, C. W. Tang and M. G. Mason: Ap pl. Phys. Lett., 70(2), 152(1997)

【0013】この陰極パッファー層を設けることによる 特性向上の機構は、陰極パッファー層を形成するLiF が有機化合物層の電子輸送層を形成するAlq」と接し て形成されたときにAlq,のエネルギーバンドを曲 げ、電子注入障壁が低下するためであると考えられてい る。

【0014】その他にも、発光素子の陰極に接する有機 化合物層に仕事関数が4.2 e V以上のアルカリ金属 や、アルカリ土類金属、希土類金属を含む遷移金属のい ずれか一つ以上からなる金属ドーピング層を形成するこ とにより、陰極からの有機化合物層への電子注入障壁を 小さくして、陰極からの電子の注入性を向上させるとい う技術も報告されている(例えば、特許文献 1 参

[0015]

【特許文献1】特開平10-270171号公報 【0016】以上のようにして、陽極、陰極及び有機化 合物層からなる発光素子において、電極からのキャリア

の注入性を向上させる工夫をすることで、発光素子の素 子特性の向上が図られている。

【0017】その他にも、発光素子の陽極と接する正孔 輸送層に電子受容性の材料をドーピングすることによ り、正孔の注入性の向上に伴うキャリア密度の増加と、 導電性を増加させることができ、これにより低電圧の駆 動が可能になるという報告がされている(例えば、非特 許文献 4 参照。)。

[0018]

【非特許文献 4】 J. Blochwitz, M. Pfeiffer, T. Fritz, and K. Leo: Applied. Physics. Letters., 73, 6, 729 (1998) [0019]

【発明が解決しようとする課題】しかし、アクティブマ トリクス型の発光装置において、有機化合物層と陰極と の間に上述したような陰極バッファー層や金属ドーピン グ層を設けて、発光素子の素子特性向上を図ろうとする と、陰極からの注入性が向上する一方で、陰極パッファ 一層や金属ドーピング層の一部に含まれるアルカリ金属 およびアルカリ土類金属が拡散してドリフトするため、 発光素子と接続されたTFTに影響を与え、その特性が 低下するという問題が生じる。すなわち、発光素子とし ての特性が向上する一方で、TFT特性が低下するとい う問題が生じる。

【0020】また、電子受容性の材料をドーピングする ことにより正孔の注入性の向上に伴うキャリア密度の増 の陰極パッファー層を介在させることにより、アルミニ 50 加と、導電性を増加させることができる一方で、アクセ プター(電子受容体)として機能する有機化合物は、電荷移動錯体を形成する可能性がある。そして、この電荷移動錯体が発光層との界面に存在する場合には、発光層において生じたキャリアの再結合によるエネルギーが、非発光性の電荷移動錯体に移動して、消光してしまうという問題が生じる。このことは、電子供与性の材料をドーピングすることにより電子の注入性を向上させるドナー(電子供与体)に関しても同様のことが言える。

【0021】そこで、本発明では、これまで用いられてきたアルカリ金属やアルカリ土類金属といったTFTの10特性に影響を与える材料を用いることなくキャリアの注入性を向上させる一方で、発光層においてキャリアの再結合により生じるエネルギーが電荷移動錯体に移動することによる発光素子の消光を防ぐ構造を有する発光素子を提供することを目的とする。

[0022]

L L

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、陰極に接する有機化合物層に電子供与体として機能する有機化合物(以下、ドナー性分子と示す)をドーピングすることにより、陰20極と有機化合物層の間にそれぞれの最低空分子軌道(LUMO:Lowest Unoccupied Molecular Orbital)準位の間のドナー準位を形成することができるので、陰極からの電子の注入、および注入された電子の伝達を効率良く行うことができる。また、電子の移動に伴うエネルギーの余分な損失や有機化合物層自体の変質等の問題もないことから陰極材料の仕事関数に拘わらず電子の注入性を向上させると共に駆動電圧の低下を実現することができる。

【0023】さらに、これらのドナー性分子は拡散して、TFTの特性を低下させるという問題もないことから、アルカリ金属やアルカリ土類金属を用いた場合のようなデメリットを受けることなく発光素子の特性を向上させることができる。

【0024】そこで、本発明においては、有機化合物層に含まれる電子輸送層の一部にドナー性分子をドーピングすることにより電子伝達領域を形成する。なお、ここで形成される電子伝達領域は、発光素子の陰極と接して形成されるため、陰極からの電子の注入性を向上させることができると共に、ドナー性分子がドーピングされな40い電子輸送層を有していることから、電子伝達領域と発光層が直接接しない構造を形成することができる。

【0025】この構造は、ドナー性分子が電子伝達領域で電荷移動錯体を形成した場合において、電荷移動錯体が発光層との界面に存在すると、発光層でキャリアの再結合により生じるエネルギーが非発光性の電荷移動錯体に移動し、消光してしまうという問題を防ぐことができる。

【0026】すなわち、本発明の発光素子は、陽極と陰極との間に有機化合物層が形成される発光素子であっ

て、有機化合物層は、発光層と、ドナー性分子を含む電子伝達領域を有し、電子伝達領域は、発光層と接することなく陰極と接して形成されることを特徴とする発光装置である。

£ }

【0027】本発明において開示する発明の構成は、陽極、陰極、及び有機化合物層を有する発光装置であって、前記陽極と前記陰極との間に前記有機化合物層を有し、前記有機化合物層は、発光層および電子輸送層を有し、前記電子輸送層の少なくとも一部に電子伝達領域を有し、前記電子伝達領域は、前記陰極と接して形成されることを特徴とする発光装置である。

【0028】さらに、他の発明の構成は、絶縁表面上に設けられたTFTと、前記TFT上に形成された層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に形成された第1の電極と、前記第1の電極の端部を覆って形成された絶縁層と、前記第1の電極上に形成された有機化合物層と、前記有機化合物層上に形成された第2の電極とを有する発光装置であって、前記TFTは、ソース領域およびドレイン領域のいずれか一方と電気的に接続され、前記「大イン領域のいずれか一方と電気的に接続され、前記有機化合物層は、発光層および電子輸送層を有し、前記電子輸送層の少なくとも一部に電子伝達領域を有し、前記電子伝達領域は、前記陰極と接して形成されることを特徴とする発光装置である。

【0029】なお、上記構成において、第1の電極が陽極であり、第2の電極が陰極である場合には、電子伝達領域は第2の電極と接して形成されるが、第1の電極が陰極であり、第2の電極が陽極で形成されている場合には、電子伝達領域は第1の電極と接して形成される。

30 【0030】なお、上記各構成において、有機化合物層は、正孔注入層と、正孔輸送層と、発光層と、プロッキング層と、電子輸送層と、前記電子輸送層の一部に形成された電子伝達領域のうち、発光層と、電子伝達領域とを含み、電子伝達領域は、ドナー性分子を含む有機化合物からなることを特徴とする。

【0031】さらに、上記各構成において、正孔注入層もしくは正孔輸送層の一部にアクセプター性分子を含む正孔伝達領域が形成されていても良い。なお、正孔伝達領域が形成される場合には、陽極と接して形成し、また、正孔伝達領域と発光層とが直接接しないような構造を有する。

【0032】なお、本発明の発光装置は、TFTと電気的に接続された発光素子とを有するアクティブマトリクス型の発光装置に適した構成であるが、パッシブマトリクス型の発光装置においても実施することが可能である。

【0033】尚、本発明の発光装置から得られる発光は、一重項励起状態又は三重項励起状態のいずれか一方、またはその両者による発光を含むものとする。

50 [0034]

【発明の実施の形態】 [実施の形態1] 本発明の発光装置の素子構造について、図1を用いて説明する。

【0035】図1において、陽極102上に有機化合物層103が形成され、有機化合物層103上に陰極104が形成されている。なお、陽極102から有機化合物層103に正孔が注入され、陰極104からは有機化合物層103に電子が注入される。そして、有機化合物層103において、正孔と電子が再結合することにより発光が得られる。

【0036】また、有機化合物層103は、正孔輸送層 10 111、発光層112、電子輸送層113および電子輸送層の一部に形成される電子伝達領域114を少なくとも含み、正孔注入層、正孔輸送層、およびプロッキング層といったキャリアに対する機能の異なる層のいずれか一つ、もしくは複数を組み合わせて積層することにより形成される。なお、本実施の形態においては、有機化合物層103が正孔輸送層111、発光層112、電子輸送層113及び電子伝達領域114からなる積層構造を有する場合について説明する。

【0037】なお、本発明において有機化合物層におい 20 て生じた光は、陽極側から出射させても良いし、陰極側から出射させても良い。なお、陽極側から出射させる場合には、陽極を透光性の材料で形成することは必須であるが、陰極を遮光性の材料で形成することにより素子特性をより向上させることができる。また、陰極側から出射させる場合には、陰極を透光性の材料で形成し、陽極を遮光性の材料で形成することが好ましい。

【0038】陽極102を形成する材料としては、陽極からの正孔の注入性を妨げないために仕事関数が4.5 eV以上の仕事関数の大きい材料を用いる。なお、陽極 30 が透光性を有する場合と遮光性を有する場合とで適した材料が異なる。

【0039】陽極102を透光性の材料で形成する場合には、酸化インジウム・スズ(ITO)膜、酸化インジウムに2~20[%]の酸化亜鉛(ZnO)を混合した透明導電膜、IZO、および酸化インジウムと酸化亜鉛とからなる材料(In,O,-ZnO)といった透明導電膜を用いて形成することができる。

【0040】一方、陽極102を遮光性の材料で形成する場合には、元素周期律の第4族、第5族、又は第6族 40に属する金属元素の窒化物または炭化物である金属化合物を用いることができる。好ましくは、窒化チタン、窒化ジルコニウム、炭化チタン、炭化ジルコニウム、窒化タンタル、炭化タンタル、窒化モリブデン、炭化モリブデンを用いて形成することができる。

【0 0 4 1】なお、これらの金属化合物は、仕事関数が す)、ビス [2 - (2 - ヒドロキシフェニル) - ベンソ 4. 7 e V以上である。例えば、窒化チタン (T i N) オキサゾラト] 亜鉛 (以下、Z n (BOX), と示は、仕事関数が4. 7 e Vである。また、金属化合物 す)、ビス [2 - (2 - ヒドロキシフェニル) - ベンソ は、オゾン雰囲気下における紫外線照射処理 (U V オゾ チアゾラト] 亜鉛 (以下、Z n (BTZ), と示す) なン処理) により、仕事関数をさらに大きくすることがで 50 どの金属錯体の他、各種蛍光色素が有効である。また、

きる。

【0042】次に、有機化合物層103が形成される。なお、有機化合物層103を形成する材料としては、低分子系、高分子系、もしく中分子系の公知の有機化合物を用いることができる。なお、ここでいう中分子系の有機化合物とは、昇華性や溶解性を有さない有機化合物の経集体(好ましくは分子数10以下)、又は連鎖する分子の長さが5μm以下(好ましくは50nm以下)の有機化合物のことをいう。

【0043】なお、本実施の形態により形成される発光素子の有機化合物層103には、以下に示すような有機化合物を用いることができる。

【0044】有機化合物層103は、正孔輸送性材料からなる正孔輸送層111、発光性材料からなる発光層112、電子輸送性材料からなる電子輸送層113、および電子輸送層の一部にドナー性分子を含む電子伝達領域114を積層することにより形成される。なお、本発明における有機化合物層の積層構造は、ここで示す構成に限られることはなく、その他にも正孔注入材料からなる正孔注入層や、正孔阻止性材料からなるブロッキング層(正孔阻止層)を含めた積層構造とすることも可能である。以下に好適な材料をそれぞれ列挙する。ただし、本発明の発光素子に用いる材料は、これらに限定されない

[0046] 発光層 112を形成する発光材料としては、具体的には、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム(以下、Alq,と示す)、トリス(4-メチルー8-キノリノラト)アルミニウム(以下、Almq,と示す)、ピス(10-ヒドロキシベンゾ[h]ーキノリナト)ベリリウム(以下、BeBq,と示す)、ピス(2-メチルー8-キノリノラト)ー(4-ヒドロキシーピフェニリル)ーアルミニウム(以下、BAlqと示す)、ピス[2-(2-ヒドロキシフェニル)ーベンゾオキサゾラト] 亜鉛(以下、Zn(BOX),と示す)、ピス[2-(2-ヒドロキシフェニル)ーベンゾチアゾラト] 亜鉛(以下、Zn(BTZ),と示す)などの金属錯体の他、各種蛍光色素が有効である。また、

三重項発光材料も可能であり、白金ないしはイリジウムを中心金属とする錯体が主体である。三重項発光材料としては、トリス(2ーフェニルピリジン)イリジウム(以下、Ir(ppy)」と示す)、2,3,7,8,12,13,17,18ーオクタエチルー21H,23Hーポルフィリンー白金(以下、PtOEPと示す)などが知られている。

【0047】電子輸送層113を形成する電子輸送材料 としては、金属錯体がよく用いられ、先に述べたAlq ,、Almq,、BeBq,などのキノリン骨格またはベ ンゾキノリン骨格を有する金属錯体や、混合配位子錯体 であるBAlqなどが好適である。また、Zn(BO X),、Zn(BTZ),などのオキサゾール系、チアゾ ール系配位子を有する金属錯体もある。さらに、金属錯 体以外にも、2-(4-ピフェニリル)-5-(4-te rt-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール (以下、PBDと示す)、1,3-ビス[5-(p-ter $t - \vec{J} + \vec{J$ - 2 - イル] ベンゼン(以下、OXD - 7 と示す) など のオキサジアゾール誘導体、3-(4-tert-ブチルフ 20 エニル) -4-フェニル-5-(4-ピフェニリル) -1, 2, 4-トリアゾール(以下、TAZと示す)、3 - (4-tert-プチルフェニル) - 4- (4-エチルフ エニル) -5- (4-ピフェニリル) -1, 2, 4-ト リアゾール(以下、p-EtTAZと示す)などのトリ アゾール誘導体、バソフェナントロリン(以下、BPh enと示す)、パソキュプロイン(以下、BCPと示 す) などのフェナントロリン誘導体が電子輸送性を有す る。

【0048】なお、本発明の有機化合物層103のうち 30 正孔輸送層111、発光層112または電子輸送層11 3に用いる材料としては、上述した有機材料の他、一部に無機材料(具体的には、SiおよびGeの酸化物の他、窒化炭素(CxNy)、アルカリ金属元素、アルカリ土類金属元素、およびランタノイド系元素のいずれかの酸化物とZn、Sn、V、Ru、Sm、およびIrのいずれかとの組み合わせた材料等)を用いることも可能である。

【0049】電子伝達領域114の形成には、以下の構造式(D1)~(D7)で示される分子骨格を少なくと 40も一部に含むドナー性分子と電子輸送性材料を用いて形成される。なお、ドナー性分子は、電子注入層に注入された電子の輸送性の向上、および電子伝達領域の導電性を向上させる点から全体の50%以上に含まれるように形成することが望ましい。

[0050] 【化1】 (D1)フルバレン型ドナー

【 0 0 5 1 】 【 化 2 】 (D2)イオウ含有ヘテロ環式ドナー

テトラチオテトラセン(TTT) テトラセレナテトラセン(TST)

[0052] [化3] (D3)アミン型ドナー

【0053】 【化4】 (D4)金属給体型電ドナー

ポルフィリン

(Rは水素原子またはアルキル基)

[0054] [化5] (D5)シアニン色業ドナー

【0055】 【化6】 (D6)空業含有ヘテロ環式ドナー

(Etはエチル基、Rは水素原子またはアルキル基)

[0056] [化7] (D7)ポリマー型ドナー

13

【0057】その他、有機化合物層に正孔注入層を含める場合には、正孔注入層を形成する正孔注入材料としては、有機化合物であればポルフィリン系の化合物が有効であり、フタロシアニン(以下、H₁-Pcと示す)、銅フタロシアニン(以下、Cu-Pcと示す)などがある。導電性高分子化合物に化学ドーピングを施した材料もあり、ポリスチレンスルホン酸(以下、PSSと示す)をドープしたポリエチレンジオキシチオフェン(以下、PEDOTと示す)や、ポリアニリン、ポリビニルカルバゾール(以下、PVKと示す)などが挙げられる。

【0058】さらに有機化合物層にブロッキング層を含める場合には、ブロッキング層を形成する正孔阻止材料として、上で述べたBAlq、OXD-7、TAZ、p-EtTAZ、BPhen、BCPなどが、励起エネルギーレベルが高いため有効である。

【0059】なお、本発明において、正孔輸送層111 30と発光層112とをそれぞれ形成する材料を共蒸着して、両層の界面に混合層を形成する構成とすることもできる。同様に、発光層112と電子輸送層113との界面に混合層を形成する構成とすることも可能である。

【0060】次に、陰極104が形成される。陰極104を形成する材料としては、陰極104からの電子の注入性を向上させるために仕事関数が3.8eV以下の仕事関数の小さい材料を用いる。なお、陰極104が透光性を有する場合には、陰極104の可視光に対する透過率は40%以上であることが好ましい。一方、陰極1040遊光性を有する場合には、陰極を形成する膜に対する可視光の透過率が10%未満となるように形成する。例えばA1、Ti、W、等からなる単層膜や、仕事関数の小さい材料との積層膜により形成する。

【0061】以上により、陽極102、有機化合物層103 および陰極104からなり、有機化合物層103が 陰極と接する領域に電子伝達領域114が形成された本 発明の発光素子を形成することができる。

[0062]なお、ここでは図示しないが、本発明においては、電子伝達領域だけでなく正孔伝達領域を形成す 50

ることも可能である。なお、正孔伝達領域の形成には、以下の構造式(A1)~(A4)で示される分子骨格を少なくとも一部に含むアクセプター性分子と正孔輸送性材料または、正孔注入性材料を用いて形成される。なお、アクセプター性分子は、注入された正孔の輸送性の向上、および正孔伝達領域の導電性を向上させる点から全体の50%以上に含まれるように形成することが望ましい。

[0063]

10 【化8】

(A1)シアノ化合物型アクセプター

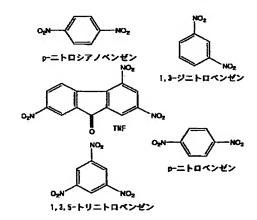
[0064] [化9]

(A2)キノン型アクセプター

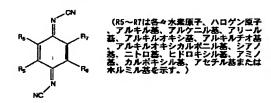
15

[0065] [化10]

(A3)ニトロ化合物型アクセプター



[0066] 【化11】 (A4)キノジイミン型アクセプター



[0067] [実施の形態2] 本発明により形成される 発光装置における発光素子の素子構造について図2を用 いて説明する。なお、図2(A)は、発光装置の画素部 の断面構造について示すものであり、図2(B)は、発 光素子の素子構造について示したものである。具体的に は、電流制御用TFTと電気的に接続された一方の電極 に対し、有機化合物層を挟んで形成された他方の電極が 透光性の材料からなる陰極である場合における上方出射 型の素子構造について説明する。

【0068】図2(A)において、基板201上に薄膜 トランジスタ(TFT)が形成されている。なお、ここ では、発光素子215の第1の電極210と電気的に接 続され、発光素子215に供給される電流を制御する機 能を有する電流制御用TFT222と、電流制御用TF T222のゲート電極に印加されるビデオ信号を制御す るためのスイッチング用TFT221を示す。

[0069] 基板201としては、遮光性を有するシリ コン基板を用いるが、ガラス基板や石英基板、樹脂基 10 板、またはフレキシブルな基板材料(プラスチック)を 用いても良い。また、各TFTの活性層は、少なくとも チャネル形成領域202、ソース領域203、ドレイン 領域204を備えている。

【0070】また、各TFTの活性層は、ゲート絶縁膜 205で覆われ、ゲート絶縁膜205を介してチャネル 形成領域202と重なるゲート電極206が形成されて いる。また、ゲート電極206を覆って層間絶縁膜20 8が設けられている。なお、層間絶縁膜208を形成す る材料としては、酸化珪素、窒化珪素および窒化酸化珪 20 素等の珪素を含む絶縁膜の他、ポリイミド、ポリアミ ド、アクリル(感光性アクリルを含む)、BCB(ベン ゾシクロプテン)といった有機樹脂膜を用いることがで きる。

【0071】次に、層間絶縁膜208上に電流制御用T FT222のソース領域203と電気的に接続された配 線207、およびドレイン領域204と電気的に接続さ れた第1の電極211が設けられる。なお、本実施の形 熊においては、第1の電極211は陽極となるように形 成されている。そこで、第1の電極(陽極)211は、 30 陽極として機能する仕事関数の大きい材料を用いる。な お、第1の電極211を形成する材料としては、遮光性 を有し、かつ反射率の高い導電性材料を用いることが望 ましい。また、電流制御用TFT222は、pチャネル 型で形成されるのが望ましい。

【0072】また、第1の電極(陽極)211の端部、 および配線207等を覆って絶縁層212が形成され る。次に、第1の電極(陽極)211上に有機化合物層 213が形成され、その上に、陰極となる第2の電極2 14を形成することにより発光素子215を完成させる 40 ことができる。なお、本実施の形態では、第2の電極 (陰極) 214が光透過性を有するように形成する必要 があることから、第2の電極(陰極)214は、光(可

【0073】本実施の形態においては、第2の電極(陰 極) 214が光透過性を有することから有機化合物層2 13におけるキャリアの再結合により生じた光が、第2 の電極 (陰極) 214側から出射される上面出射構造と なる。

視光) を透過する程度の膜厚で形成される。

【0074】次に、図2(A)で説明した発光装置の発 光素子における素子構造について図2(B)を用いて詳

細に説明する。特に、有機化合物層に低分子系化合物を 用いて形成した素子構造について説明する。

【0075】第1の電極(陽極)211は、遮光性の金 属化合物膜により形成される。本実施の形態において、 第1の電極(陽極) 211は、図2(A) で示したよう に電流制御用TFT222と電気的に接続された電極で あり、本実施の形態においては、TiNを用いてスパッ タリング法により120 nmの膜厚で形成される。な お、ここで用いるスパッタリング法としては、2極スパ ッタ法、イオンビームスパッタ法、または対向ターゲッ 10 トスパッタ法等がある。

【0076】そして、第1の電極(陽極)211上に有 機化合物層213が形成されるが、初めに陽極からの正 孔の注入性を向上させる機能を有する正孔注入層231 が形成される。本実施の形態では、正孔注入層231と して、銅フタロシアニン(以下、Cu-Pcと示す)を 30 nmの膜厚で蒸着法 (抵抗加熱法) により成膜す る。

【0077】次に正孔輸送性に優れた材料により正孔輸 送層232が形成される。ここでは4,4'-ビス[N - (1-ナフチル) - N-フェニル-アミノ] - ピフェ 二ル(以下、α-NPDと示す)を40nmの膜厚で蒸 着法により成膜する。

【0078】次に発光層233が形成される。本実施の 形態では、発光層233において、正孔と電子が再結合 し、発光を生じる。なお、発光層233は、正孔輸送性 のホスト材料として4,4'-ジカルバゾールーピフェ ニル(以下、СВРと示す)を用い、発光性の有機化合 物であるトリス(2-フェニルピリジン)イリジウム (以下、Ir (ppy)」と示す)と共に共蒸着するこ とにより30nmの膜厚で成膜する。

【0079】さらに、ブロッキング層234を形成す る。ブロッキング層235は、正孔阻止層とも呼ばれ、 発光層233に注入された正孔が電子輸送層を通り抜け て陰極に到達してしまうことにより再結合に関与しない 無駄な電流が流れるのを防ぐための層である。本実施の 形態ではプロッキング層234としてバソキュプロイン (以下、BCPと示す)を10 nmの膜厚で蒸着法によ り成膜する。

【0080】そして、電子輸送層235が形成される。 なお、電子輸送層235は、電子受容性を有する電子輸 送性の材料により形成される。本実施の形態では、電子 輸送層235としてAlg,を40nmの膜厚で蒸着法 により成膜する。

【0081】さらに、電子輸送性の材料とドナー性分子 を共蒸着することにより電子伝達領域236を形成する ことができる。以上により積層構造を有する有機化合物 層213が完成する。なお、電子伝達領域236は、構 造式(D1)~(D7)で示される分子骨格を少なくと も一部に含むドナー性分子を用いて形成される。本実施 50 5-メトキシ-1,4-フェニレンピニレン)(poly[2-

の形態では、電子伝達領域236として、ドナー性分子 である3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (以下、TMB と示す)と電子輸送性の材料であるAlg.とを5nm の膜厚で共蒸着することにより成膜する。

【0082】次に陰極となる第2の電極214が形成さ れる。本発明において、第2の電極(陰極)214は有 機化合物層213で生じた光を透過させる電極であるの で透光性を有する材料で形成される。また、第2の電極 (陰極) 214は、電子を有機化合物層213に注入す る電極であるため仕事関数の小さい材料で形成される必 要がある。そこで、本実施の形態では、アルミニウム

(A1) を20nmの膜厚で形成し、第2の電極(陰 極) 214を形成する。

【0083】なお、本実施の形態では、陰極における透 過率を40%以上確保するために10~30nm程度の 極薄膜で形成することとしたが、陰極としての機能を十 分有し、かつ透過率を40%以上確保することが可能な 材料であれば、必ずしも膜厚を薄くする必要はない。

【0084】さらに、本実施の形態の素子構造を有する 20 発光装置において、有機化合物層に高分子系化合物と低 分子系化合物とを用いて形成した場合の素子構造につい て図3を用いて説明する。

【0085】図2(B)と同様に第1の電極(陽極)3 01は、遮光性の金属化合物膜により形成される。しか し、第1の電極(陽極)301上に形成される有機化合 物層302は、図2(B)とは異なり、正孔輸送層30 3、発光層304、電子輸送層305、および電子輸送 層305の一部に形成された電子伝達領域306の積層 構造からなる。なお、ここでは正孔輸送層303、およ 30 び発光層304に高分子系化合物を用いた場合について 説明する。

【0086】正孔輸送層303は、PEDOT (poly (3,4 - ethylene dioxythiophene)) とポリスチレンスル ホン酸(以下、PSSと示す)とを両方用いて形成する 他、ポリアニリン(以下、PANIと示す)とショウノ ウスルホン酸(以下、CSAと示す)とを両方用いて形 成することができる。なお、これらの材料は、水溶性で あることから水を溶媒として作製した塗布液をスピンコ ート法により塗布して成膜する。なお、本実施の形態で は正孔輸送層303としてPEDOT及びPSSからな る膜を30nmの膜厚で形成する。

【0087】また、発光層304には、ポリパラフェニ レンピニレン系、ポリパラフェニレン系、ポリチオフェ ン系、もしくはポリフルオレン系の材料を用いることが できる。

【0088】ポリパラフェニレンピニレン系の材料とし ては、オレンジ色の発光が得られるポリパラフェニレン ピニレン(poly(p-phenylene vinylene)) (以下、PPV と示す)、ポリ(2-(2'-エチル-ヘキソキシ)-

(2'-ethylhexoxy)-5-methoxy-1,4-phenylene vinylene]) (以下、MEH-PPVと示す)、緑色の発光が得られるポリ(2-(ジアルコキシフェニル)-1,4-フェニレンピニレン) (poly[2-(dialkoxyphenyl)-1,4-phenylene vinylene]) (以下、ROPh-PPVと示す) 等を用いることができる。

【0089】ポリパラフェニレン系の材料としては、青色発光が得られるポリ(2,5-ジアルコキシ-1,4 ーフェニレン)(poly(2,5-dialkoxy-1,4-phenylene)) (以下、RO-PPPと示す)、ポリ(2,5-ジヘキ 10 ソキシ-1,4-フェニレン)(poly(2,5-dihexoxy-1,4-phenylene))等を用いることができる。

【0090】また、ポリチオフェン系の材料としては、 赤色発光が得られるポリ(3-アルキルチオフェン)(p oly(3-alkylthiophene))(以下、PATと示す)、ポリ (3-ヘキシルチオフェン) (poly(3-hexylthiophene)) (以下、PHTと示す)、ポリ(3-シクロヘキシルチ オフェン) (poly(3-cyclohexylthiophene)) (以下、P CHTと示す)、ポリ(3-シクロヘキシル-4-メチ ルチオフェン) (poly(3-cyclohexyl-4-methylthiophen e)) (以下、PCHMTと示す)、ポリ(3,4-ジシ クロヘキシルチオフェン) (poly(3,4-dicyclohexylthio phene)) (以下、PDCHTと示す)、ポリ[3-(4 ーオクチルフェニル)ーチオフェン](poly[3-(4octylp henyl)-thiophene]) (以下、POPTと示す)、ポリ $[3 - (4 - \pi / 5 + \pi$ ン] (poly[3-(4-octylphenyl)-2,2-bithiophene]) (以 下、PTOPTと示す) 等を用いることができる。

【0091】さらに、ポリフルオレン系の材料としては、青色発光が得られるポリ(9,9-ジアルキルフル 30オレン)(poly(9,9-dialkylfluorene)(以下、PDAFと示す)、ポリ(9,9-ジオクチルフルオレン)(poly(9,9-dioctylfluorene)(以下、PDOFと示す)等を用いることができる。

【0092】なお、これらの材料は、有機溶媒に溶解させた溶液を塗布法により塗布して形成する。なお、ここで用いる有機溶媒としては、トルエン、ベンゼン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロホルム、テトラリン、キシレン、ジクロロメタン、シクロヘキサン、NMP(N-メチル-2-ピロリドン)、ジメチルスルホ 40キシド、シクロヘキサノン、ジオキサン、THF(テトラヒドロフラン)等である。

【0093】なお、本実施の形態では、発光層304としてPPVをトルエンに溶解させて作製した塗布液をスピンコート法、またはインクジェット法により塗布して、80nmの膜厚に形成する。

【0094】次に、発光層304上に電子輸送層305 を形成する。なお、ここでは電子輸送層305を形成す る材料として低分子系化合物であるAlq.を用いて蒸 着法により40nmの膜厚で形成する。 【0095】さらに電子輸送層305を形成する電子輸送性の材料とドナー性分子との共蒸着により形成される電子伝達領域306を形成することにより積層構造を有する有機化合物層302が完成する。なお、ここでも図2(B)と同様に電子伝達領域306としてTMBとAlq.とを5nmの膜厚で共蒸着することにより形成する。

[0096] 最後に第2の電極(陰極)307が形成され、発光素子が完成する。なお、ここで形成される第2の電極(陰極)307は、図2(B)で説明した場合と同様に20nmのAlの積層により形成される。

【0097】 [実施の形態3] 本実施の形態では、実施の形態2で示した発光装置とは発光素子の素子構造が異なるものについて図4を用いて説明する。なお、図4

(A) は発光装置の画素部の断面構造であり、図4

(B) は、発光素子の素子構造について示したものである。具体的には、電流制御用TFTと電気的に接続された一方の電極に対し、有機化合物層を挟んで形成された他方の電極が透光性の材料からなる陽極である場合における上方出射型の素子構造について説明する。

【0098】なお、本実施の形態における発光装置も実施の形態2と同様に電流制御用TFT422及びスイッチング用TFT421を基板401上に有しているが、本実施の形態の場合には電流制御用TFT422はnチャネル型TFTで形成されるのが望ましい。

【0099】電流制御用TFT422及びスイッチング用TFT421を覆って形成された層間絶縁膜408上には、電流制御用TFT422のソース領域403と電気的に接続された配線407、およびドレイン領域404と電気的に接続された第1の電極411が設けられている。なお、本実施の形態においては、第1の電極411は陰極となるように形成されている。そこで、第1の電極(陰極)411は、陰極として機能する仕事関数の小さい材料を用いる。なお、第1の電極(陰極)411を形成する材料としては、遮光性を有し、かつ反射率の高い導電性材料を用いることが望ましい。

【0100】また、第1の電極(陰極)411上に有機化合物層413が形成され、その上に、陽極となる第2の電極414を形成することにより発光素子415を完成させることができる。なお、本実施の形態では、第2の電極(陽極)414が光透過性を有するように形成する必要があることから、第2の電極(陽極)414は、光(可視光)を透過する透明導電膜で形成される。

【0101】本実施の形態においては、第2の電極(陽極)414に透明導電膜を用いることから有機化合物層413におけるキャリアの再結合により生じた光が、第2の電極(陽極)414側から出射される上面出射構造となる。なお、本実施の形態においては、第1の電極

(陰極) 411を遮光性の材料で形成することが望まし

50 V).

【0102】次に、図4(A)で説明した発光装置の発光素子における素子構造について図4(B)を用いて詳細に説明する。特に、有機化合物層に低分子系化合物を用いて形成した素子構造について説明する。

【0103】第1の電極(陰極)411は、遮光性の導電膜により形成される。本実施の形態において、第1の電極(陰極)411は、図4(A)で示したように電流制御用TFT422と電気的に接続された電極であり、本実施の形態においては110nmの膜厚で形成されたA1により形成される。なお、ここでの成膜には蒸着法 10を用いる。

【0104】そして、第1の電極(陰極)411上に有機化合物層413が形成されるが、初めに電子伝達領域431形成される。なお、電子伝達領域431は、構造式(D1)~(D7)で示される分子骨格を少なくとも一部に含むドナー性分子と、次に形成される電子輸送層432を形成する電子輸送性の材料を共蒸着することにより形成される。本実施の形態では、電子伝達領域431としてTMBとAlq,とを5nmの膜厚で共蒸着することにより成膜する。

【0105】次に、電子の輸送性を高める機能を有する電子輸送層432が形成される。電子輸送層432は、電子受容性を有する電子輸送性の材料により形成される。本実施の形態では、電子輸送層432としてAlq,を40nmの膜厚で蒸着法により成膜する。

【0106】次に、ブロッキング層433を形成する。 ブロッキング層433は、正孔阻止層とも呼ばれ、発光 層434に注入された正孔が電子輸送層432を通り抜けて第1の電極(陰極)411に到達してしまった場合 に再結合に関与しない無駄な電流が流れるのを防ぐため30の層である。本実施の形態ではブロッキング層433と してBCPを10nmの膜厚で蒸着法により成膜する。

【0107】次に発光層434が形成される。本実施の形態では、発光層434において、正孔と電子が再結合し、発光を生じる。なお、発光層434は、正孔輸送性のホスト材料としてCBPを用い、発光性の有機化合物であるIr(ppy)」と共蒸着することにより30nmの膜厚で成膜する。

【0 1 0 8】次に正孔輸送性に優れた材料により正孔輸送層 4 3 5 が形成される。ここではα-NPDを 4 0 n 40 mの膜厚で蒸着法により成膜する。

【0109】最後に正孔注入層436を形成することにより積層構造を有する有機化合物層413が完成する。なお、正孔注入層436は、陽極からの正孔の注入性を向上させる機能を有する。本実施の形態においては、正孔注入層436として、Cu-Pcを30nmの膜厚で成膜して形成する。なお、蒸着法を用いて形成する。

【0 1 1 0】次に陽極となる第2の電極414が形成される。本発明において、第2の電極(陽極)414は有機化合物層413で生じた光を透過させる電極であるの50

で透光性を有する材料で形成される。また、第2の電極 (陽極) 414は、正孔を有機化合物層413に注入する電極であるため仕事関数の大きい材料で形成する必要がある。なお、本実施の形態では、第2の電極 (陽極) 414を形成する材料として、ITO膜や酸化インジウムに2~20[%]の酸化亜鉛(ZnO)を混合した透明導電膜をスパッタリング法により100nmの膜厚に成膜して用いる。なお、仕事関数の大きい透明性の導電膜であれば、公知の他の材料 (IZO、酸化インジウムと酸化亜鉛とからなる材料等)を用いて第2の電極 (陽極) 414を形成することもできる。

【0111】さらに、本実施の形態の素子構造を有する 発光装置において、有機化合物層に高分子系化合物と低 分子系化合物とを用いて形成した場合の素子構造につい て図5を用いて説明する。

【0112】図4(B)と同様に第1の電極(陰極)501は、遮光性の導電膜により形成される。しかし、第1の電極(陰極)501上に形成される有機化合物層502は、図4(B)とは異なり、電子伝達領域503、電子輸送層504、発光層505、および正孔輸送層506との積層構造からなる。なお、ここでは発光層505、および正孔輸送層506に高分子系化合物を用いた場合について説明する。

【0113】第1の電極(陰極)501に電子伝達領域503が形成される。ここでは、図4(B)において説明したのと同様に電子伝達領域503としてTMBとA1q,とを5nmの膜厚で共蒸着することにより成膜する。

【0114】次に、電子伝達領域503の上に電子輸送 層504を形成する。なお、ここでは電子輸送層504 を形成する材料として低分子系化合物であるAlq,を 用いて蒸着法により40nmの膜厚で形成する。

【0115】次に、発光層505としてPPVをトルエンに溶解させて作製した塗布液をスピンコート法により塗布して、80nmの膜厚に形成する。

【0116】次に正孔輸送層506を形成することにより積層構造を有する有機化合物層502が完成する。なお、本実施の形態では、PEDOTとPSSとを水に溶解させて作製した塗布液をスピンコート法により塗布して成膜する。なお、本実施の形態では正孔輸送層506を30nmの膜厚で形成する。

【0117】最後に第2の電極(陽極)507が形成され、発光素子が完成する。なお、ここで形成される第2の電極(陽極)507は、図4(B)で示した場合と同様に酸化インジウム・スズ(ITO)膜や酸化インジウムに2~20[%]の酸化亜鉛(ZnO)を混合した透明導電膜をスパッタリング法により成膜して形成する。

[0118] [実施の形態4] 本実施の形態では、実施の形態2または実施の形態3で示した発光装置とは発光素子の素子構造が異なるものについて図6を用いて説明

する。なお、図6 (A) は発光装置の画素部の断面構造であり、図6 (B) は、発光素子の素子構造について示したものである。具体的には、電流制御用TFTと電気的に接続された電極が透光性の材料からなる陽極である場合における下方出射型の素子構造について説明する。

【0119】なお、本実施の形態における発光装置も実施の形態2及び実施の形態3と同様に電流制御用TFT622及びスイッチング用TFT621を基板601上に有しているが、本実施の形態の場合には電流制御用TFT622はpチャネル型TFTで形成されるのが望ま 10しい。

【0120】電流制御用TFT622及びスイッチング用TFT621を覆って形成された層間絶縁膜608上には、電流制御用TFT622のソース領域603と電気的に接続された配線607、およびドレイン領域604と電気的に接続された第1の電極611が設けられている。なお、本実施の形態においては、第1の電極611は陽極となるように形成されている。そこで、第1の電極(陽極)611は、陽極として機能する仕事関数の大きい材料を用いる。なお、第1の電極(陽極)611 20を形成する材料としては、透光性を有する導電性材料を用いることが望ましい。

【0121】また、基板601としては、透光性を有する基板としてガラス基板を用いるが、石英基板を用いても良い。

【0122】また、第1の電極(陽極)611上に有機化合物層613が形成され、その上に、陰極となる第2の電極614を形成することにより発光素子615を完成させることができる。なお、本実施の形態では、第1の電極(陽極)611が光透過性を有するように形成す 30 る必要があることから、第1の電極(陽極)611は、光(可視光)を透過する透明導電膜で形成される。なお、第2の電極(陰極)614は、遮光性の材料により形成されることが望ましい。

【0123】本実施の形態においては、第1の電極(陽極)611に透明導電膜を用いることから有機化合物層613におけるキャリアの再結合により生じた光が、第1の電極(陽極)611側から出射される下面出射構造となる。

[0124]次に、図6(A)で説明した発光装置の発 40 光素子における素子構造について図6(B)を用いて詳 細に説明する。特に、有機化合物層に低分子系化合物を 用いて形成した素子構造について説明する。

【0125】第1の電極(陽極)611は、透光性の透明導電膜により形成される。本実施の形態において、第1の電極(陽極)611は、図6(A)で示したように電流制御用TFT622と電気的に接続された電極であり、本実施の形態では、第1の電極(陽極)611を形成する材料として、酸化インジウム・スズ(ITO)膜や酸化インジウムに2~20[%]の酸化亜鉛(ZnO)50

を混合した透明導電膜を用い、スパッタリング法により 100 nmの膜厚で形成される。

【0126】そして、第1の電極(陽極)611上に有機化合物層613が形成されるが、初めに陽極からの正孔の注入性を向上させる機能を有する正孔注入層631が形成される。本実施の形態では、正孔注入層631として、Cu-Pcを30nmの膜厚で蒸着法により成膜する。

【0127】次に正孔輸送性に優れた材料により正孔輸送層632が形成される。ここでは α -NPDを40nmの膜厚で蒸着法により成膜する。

【0128】次に発光層633が形成される。本実施の形態では、発光層633において、正孔と電子が再結合し、発光を生じる。なお、発光層633は、正孔輸送性のホスト材料としてCBPを用い、発光性の有機化合物であるIr(ppy)」と共に共蒸着することにより30nmの膜厚で成膜する。

【0129】さらに、ブロッキング層634を形成する。ブロッキング層634は、正孔阻止層とも呼ばれ、 発光層633に注入された正孔が電子輸送層を通り抜けて陰極に到達してしまった場合に再結合に関与しない無駄な電流が流れるのを防ぐための層である。本実施の形態ではブロッキング層634としてBCPを10nmの膜厚で蒸着法により成膜する。

【0130】そして、電子輸送層635が形成される。 なお、電子輸送層635は、電子受容性を有する電子輸送性の材料により形成される。本実施の形態では、電子輸送層635としてAlq,を40nmの膜厚で蒸着法により成膜する。

【0131】さらに、電子輸送性の材料とドナー性分子を共蒸着することにより電子伝達領域636を形成することができ、以上により積層構造を有する有機化合物層613が完成する。なお、電子伝達領域636は、構造式(D1)~(D7)で示される分子骨格を少なくとも一部に含むドナー性分子と電子輸送性の材料を共蒸着することにより形成される。本実施の形態では、電子伝達領域636としてTMBとAlq、とを5nmの膜厚で共蒸着することにより成膜する。

【0132】次に陰極となる第2の電極614が形成される。本発明において、第2の電極(陰極)614は、電子を有機化合物層613に注入する電極であるため仕事関数の小さい材料で形成される必要がある。そこで、本実施の形態では110nmの膜厚で形成されたAlからなる第2の電極(陰極)614を形成する。なお、ここでの成膜には蒸着法を用いる。

【0133】さらに、本実施の形態の素子構造を有する 発光装置において、有機化合物層に高分子系化合物と低 分子系化合物とを用いて形成した場合の素子構造につい て図7を用いて説明する。

【0134】図6 (B) と同様に第1の電極(陽極) 7

01は、透光性の透明導電膜により形成される。しか し、第1の電極(陽極)701上に形成される有機化合 物層702は、正孔輸送層703、発光層704、電子 輸送層705、および電子伝達領域706との積層構造 からなる。なお、ここでは正孔輸送層703、および発 光層704に高分子系化合物を用いた場合について説明 する。

【0135】第1の電極(陽極)701上に正孔輸送層 703が形成される。ここでは、正孔輸送層703とし てPEDOTとPSSとを水に溶解させて作製した塗布 10 液をスピンコート法により塗布して成膜する。なお、本 実施の形態では正孔輸送層703を30nmの膜厚で形 成する。

【0136】次に、正孔輸送層703の上に発光層70 4を形成する。なお、ここでは発光層704としてPA Tをトルエンに溶解させて作製した塗布液をスピンコー ト法により塗布して、80nmの膜厚に形成する。

[0137]次に、発光層704の上に電子輸送層70 5を形成する。なお、ここでは電子輸送層705を形成 する材料として低分子系化合物であるAlq,を用いて 蒸着法により40nmの膜厚で形成する。

【0138】次に電子伝達領域706を形成が形成され る。ここでは、図6(B)において説明したのと同様に 電子伝達領域706としてTMBとAlq,とを5nm の膜厚で共蒸着することにより形成する。

【0139】最後に第2の電極(陰極)707が形成さ れ、発光素子が完成する。なお、ここで形成される第2 の電板(陰極) 707は、図6(B)で示したのと同様 に110nmの膜厚で形成されたA1により形成され る。

[0140] [実施の形態5] 次に、本実施の形態で は、図8(A)に示すように陽極となる第1の電極80 2と有機化合物層803とが接する領域に正孔伝達領域 805を有し、陰極となる第2の電極804と有機化合 物層803とが接する領域に電子伝達領域809を有す る発光素子の素子構造について説明する。

【0141】図8 (B) には、実施の形態2で説明した 上方出射型の発光素子において、さらに陽極である第1 の電極802と有機化合物層803とが接する領域に正 孔伝達領域821を有する構造である。

【0142】すなわち、第1の電極(陽極)802上に は、アクセプター性分子であるTCNQと正孔輸送性の 材料であるα-ΝΡDとを共蒸着することにより形成さ れた正孔伝達領域821が30nmの膜厚で形成され

[0143] そして、正孔伝達領域821上には、α-NPDを40nmの膜厚で蒸着することにより形成され た正孔輸送層822が形成される。

【0144】なお、正孔輸送層822上には、図2

ング層824、電子輸送層825、および電子伝達領域 826が形成され、積層構造を有する有機化合物層80 3が形成される。

[0145] 最後にAlを20nmの膜厚で成膜するこ とにより第2の電極(陰極)804が形成され、正孔伝 達領域821、および電子伝達領域826を有する上方 出射型の発光装置を形成することができる。

[0146] 次に、図9(A)には、実施の形態3で説 明した上方出射型の発光素子において、さらに陽極であ る第2の電極904と有機化合物層903とが接する領 域に正孔伝達領域916を有する発光素子の素子構造に ついて説明する。

【0147】なお、A1を110nmの膜厚で成膜して 形成された第1の電極902上には、図4(B)で示し たのと同様にして電子伝達領域911、電子輸送層91 2、ブロッキング層913、発光層914、および正孔 輸送層915が形成される。

【0148】そして、正孔輸送層915上には、アクセ プター性分子であるTCNQと正孔輸送性の材料である α-NPDとを共蒸着することにより形成された正孔伝 達領域916が30nmの膜厚で形成される。

【0149】最後にITOを120nmの膜厚で成膜す ることにより第2の電極(陽極)904が形成され、電 子伝達領域911、および正孔伝達領域916を有する 上方出射型の発光装置を形成することができる。

【0150】次に、図9(B)には、実施の形態4で説 明した下方出射型の発光素子において、さらに陽極であ る第1の電極922と有機化合物層923とが接する領 域に正孔伝達領域931を有する発光素子の素子構造に 30 ついて説明する。

【0151】すなわちITOを120nmの膜厚で成膜 して形成された第1の電極(陽極)922上には、アク セプター性分子であるTCNQと正孔輸送性の材料であ るα-NPDとを共蒸着することにより形成された正孔 伝達領域931が30nmの膜厚で形成される。

【0152】そして、正孔伝達領域931上には、α-NPDを40nmの膜厚で蒸着することにより形成され た正孔輸送層932が形成される。

【0153】なお、正孔輸送層932上には、図6

(B) で示したのと同様にして発光層933、ブロッキ ング層934、電子輸送層935、および電子伝達領域 936が形成され、積層構造を有する有機化合物層92 3が形成される。

【0154】最後にAlを110nmの膜厚で成膜する ことにより第2の電極(陰極)924が形成され、正孔 伝達領域931、および電子伝達領域936を有する上 方出射型の発光装置を形成することができる。

【0155】 [実施の形態6] 本実施の形態では、同一 基板上に画素部と、画素部の周辺に設ける駆動回路のT (B) で示したのと同様にして発光層823、プロッキ 50 FT (nチャネル型TFT及びpチャネル型TFT)を

30

同時に作製し、さらに、画素部にはTFTと電気的に接続された発光素子を形成して、素子基板を作製する方法について図10~図13を用いて説明する。なお、本実施の形態では、実施の形態2で示した素子構造を有する発光素子を形成する。

【0156】まず、基板600上に下地絶緑膜601を 形成し、結晶構造を有する第1の半導体膜を得た後、所 望の形状にエッチング処理して島状に分離された半導体 層602~605を形成する。

【0157】基板600としては、ガラス基板(#17 37)を用い、下地絶縁膜601としては、プラズマC VD法で成膜温度400℃、原料ガスSiH.、NH.、 N:Oから作製される酸化窒化シリコン膜601a(組 成比Si=32%、O=27%、N=24%、H=17 %) を50nm (好ましくは10~200nm) 形成する。 次いで、表面をオゾン水で洗浄した後、表面の酸化膜を 希フッ酸(1/100希釈)で除去する。次いでプラズ マCVD法で成膜温度400℃、原料ガスSiH、N₁ Oから作製される酸化窒化シリコン膜601b (組成比 Si = 32%, O = 59%, N = 7%, H = 2%) & 6100nm (好ましくは50~200nm) の厚さに積層形 成し、さらに大気解放せずにプラズマCVD法で成膜温 度300℃、成膜ガスSiH,で非晶質構造を有する半 導体膜(ここではアモルファスシリコン膜)を54nm の厚さ (好ましくは25~80nm) で形成する。

【0158】本実施の形態では下地膜601を2層構造として示したが、前記絶縁膜の単層膜または2層以上積層させた構造として形成しても良い。また、半導体膜の材料に限定はないが、好ましくはシリコンまたはシリコンゲルマニウム($Si_{1-x}Ge_x(X=0.0001\sim0.02)$)合金などを用い、公知の手段(スパッタ法、LPCVD法、またはプラズマCVD法等)により形成すればよい。また、プラズマCVD装置は、枚葉式の装置でもよいし、バッチ式の装置でもよい。また、同一の成膜室で大気に触れることなく下地絶縁膜と半導体膜とを連続成膜してもよい。

【0159】次いで、非晶質構造を有する半導体膜の表面を洗浄した後、オゾン水で表面に約2nmの極薄い酸化膜を形成する。次いで、TFTのしきい値を制御するために微量な不純物元素(ボロンまたはリン)のドーピ 40ングを行う。ここでは、ジボラン(B.H.)を質量分離しないでプラズマ励起したイオンドープ法を用い、ドーピング条件を加速電圧15kV、ジボランを水素で1%に希釈したガス流量30sccm、ドーズ量2×10''/cm'で非晶質シリコン膜にボロンを添加した。

【0160】次いで、重量換算で10ppmのニッケルを含む酢酸ニッケル塩溶液をスピナーで塗布する。塗布に代えてスパッタ法でニッケル元素を全面に散布する方法を用いてもよい。

【0 1 6 1】次いで、加熱処理を行い結晶化させて結晶 50 または金属レーザーを用いることができる。このレーザ

構造を有する半導体膜を形成する。この加熱処理は、電気炉の熱処理または強光の照射を用いればよい。電気炉の熱処理で行う場合は、500℃~650℃で4~24時間で行えばよい。ここでは脱水素化のための熱処理(550℃、4時間)を行って結晶構造を有するシリコン膜を得る。なお、ここでは炉を用いた熱処理を用いて結晶化を行ったが、短時間での結晶化が可能なランプアニール装置で結晶化を行ってもよい。なお、ここではシリコンの結晶化を助長する金属元素としてニッケルを用いた結晶化技術を用いたが、他の公知の結晶化技術、例えば固相成長法やレーザー結晶化法を用いてもよい。

【0162】次いで、結晶構造を有するシリコン膜表面の酸化膜を希フッ酸等で除去した後、結晶化率を高め、 結晶粒内に残される欠陥を補修するためのレーザー光

(XeC1:波長308nm) の照射を大気中、または 酸素雰囲気中で行う。用いるレーザーは、連続発振また はパルス発振の固体レーザーまたは気体レーザーまたは 金属レーザーが望ましい。なお、前記固体レーザーとし ては、連続発振またはパルス発振のYAGレーザー、Y VO, レーザー、YLFレーザー、YAIO, レーザー、 ガラスレーザー、ルピーレーザー、アレキサンドライド レーザー、Ti:サファイアレーザー等があり、前記気 体レーザーとしては、連続発振または、パルス発振のエ キシマレーザー、Arレーザー、Krレーザー、CO レーザー等があり、前記金属レーザーとしては、連続発 振またはパルス発振のヘリウムカドミウムレーザー、銅 蒸気レーザー、金蒸気レーザーが挙げられる。また、レ ーザー光を非線形光学素子によって第2高調波、第3高 調波に変換して用いてもよい。なお、パルス発振のレー ザーを用いる場合には、繰り返し周波数10Hz~10KH z程度のパルスレーザー光を用い、当該レーザー光を光 学系にて100~1500mJ/cm²に集光し、50 ~98%のオーバーラップ率をもって照射し、シリコン 膜表面を走査させればよい。ここでは、繰り返し周波数 30Hz、エネルギー密度393mJ/cm'でレーザ 一光の照射を大気中で行う。また、連続発振のレーザー を用いる場合には、エネルギー密度は0.01~100 MW/cm¹程度(好ましくは、0.1~10MW/c m¹) が必要である。そして、0.5~2000cm/ s 程度の速度でレーザー光に対して相対的にステージを 動かして照射すればよい。なお、大気中、または酸素雰 囲気中で行うため、レーザー光の照射により表面に酸化 膜が形成される。

【0163】また、レーザー光の照射により形成された酸化膜を希フッ酸で除去した後、第2のレーザー光の照射を窒素雰囲気、或いは真空中で行い、半導体膜表面を平坦化してもよい。その場合にも上述したような連続発振またはパルス発振の固体レーザーまたは気体レーザーまたは金属レーザーを用いることができる。このレーザ

一光 (第2のレーザー光) も同様に非線形光学素子によって第2高調波、第3高調波に変換して用いてもよい。 第2のレーザー光のエネルギー密度は、第1のレーザー 光のエネルギー密度より大きくするのが好ましい。

【0164】なお、ここでのレーザー光の照射は、酸化膜を形成して後のスパッタ法による成膜の際、結晶構造を有するシリコン膜への希ガス元素の添加を防止する上でも、ゲッタリング効果を増大させる上でも非常に重要である。次いで、レーザー光の照射により形成された酸化膜に加え、オゾン水で表面を120秒処理して合計1 10~5 nmの酸化膜からなるバリア層を形成する。

【0165】次いで、バリア層上にスパッタ法にてゲッタリングサイトとなるアルゴン元素を含む非晶質シリコン膜を膜厚150nmで形成する。本実施の形態のスパッタ法による成膜条件は、成膜圧力を0.3 Paとし、ガス (Ar) 流量を50 (sccm) とし、成膜パワーを3kWとし、基板温度を150℃とする。なお、上記条件での非晶質シリコン膜に含まれるアルゴン元素の原子濃度は、 $3\times10^{19}/\text{cm}^3\sim6\times10^{19}/\text{cm}^3$ 、酸素の原子濃度は $1\times10^{19}/\text{cm}^3\sim3\times10^{19}/\text{cm}^3$ である。その後、ランプアニール装置を用いて650℃、3分の熱処理を行いゲッタリングする。

【0166】次いで、バリア層をエッチングストッパーとして、ゲッタリングサイトであるアルゴン元素を含む 非晶質シリコン膜を選択的に除去した後、バリア層を希フッ酸で選択的に除去する。なお、ゲッタリングの際、ニッケルは酸素濃度の高い領域に移動しやすい傾向があるため、酸化膜からなるバリア層をゲッタリング後に除去することが望ましい。

【0167】次いで、得られた結晶構造を有するシリコ 30 ン膜(ポリシリコン膜とも呼ばれる)の表面にオゾン水で薄い酸化膜を形成した後、レジストからなるマスクを形成し、所望の形状にエッチング処理して島状に分離された半導体層を形成する。半導体層を形成した後、レジストからなるマスクを除去する。

【0168】また、半導体層を形成した後、TFTのしきい値(Vth)を制御するためにp型あるいはn型を付与する不純物元素を添加してもよい。なお、半導体に対してp型を付与する不純物元素には、ボロン(B)、アルミニウム(Al)、ガリウム(Ga)など周期律第 4013族元素が知られている。なお、半導体に対してn型を付与する不純物元素としては周期律15族に属する元素、典型的にはリン(P)または砒素(As)が知られている。

【0169】次いで、得られた結晶構造を有するシリコン膜(ポリシリコン膜とも呼ばれる)の表面にオゾン水で薄い酸化膜を形成した後、レジストからなるマスクを形成し、所望の形状にエッチング処理して島状に分離された半導体層602~605を形成する。半導体層を形成した後、レジストからなるマスクを除去する。

【0170】次いで、フッ酸を含むエッチャントで酸化膜を除去すると同時にシリコン膜の表面を洗浄した後、ゲート絶縁膜607となる珪素を主成分とする絶縁膜を形成する。なお、ゲート絶縁膜607としては、Siをターゲットとしたスパッタリング法で形成された酸化珪素膜と窒化珪素膜とからなる積層膜や、プラズマCVD法により形成された酸化窒化珪素膜や、酸化珪素膜を用いることができる。本実施の形態では、プラズマCVD法により115nmの厚さで酸化窒化シリコン膜(組成比Si=32%、O=59%、N=7%、H=2%)で形成する。

【0171】次いで、図10(A)に示すように、ゲート絶縁膜607上に膜厚20~100nmの第1の導電膜608と、膜厚100~400nmの第2の導電膜609とを積層形成する。本実施の形態では、ゲート絶縁膜607上に膜厚50nmの窒化タンタル膜、膜厚370nmのタングステン膜を順次積層する。

【0172】第1の導電膜及び第2の導電膜を形成する 導電性材料としてはTa、W、Ti、Mo、Al、Cu から選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金 材料もしくは化合物材料で形成する。また、第1の導電 膜及び第2の導電膜としてリン等の不純物元素をドーピ ングした多結晶シリコン膜に代表される半導体膜や、A g:Pd:Cu合金を用いてもよい。また、2層構造に 限定されず、例えば、膜厚50nmのタングステン膜、 膜厚500nmのアルミニウムとシリコンの合金(AI -Si) 膜、膜厚30nmの窒化チタン膜を順次積層し た3層構造としてもよい。また、3層構造とする場合、 第1の導電膜のタングステンに代えて窒化タングステン を用いてもよいし、第2の導電膜のアルミニウムとシリ コンの合金(AI-Si)膜に代えてアルミニウムとチ タンの合金膜(Al-Ti)を用いてもよいし、第3の 導電膜の窒化チタン膜に代えてチタン膜を用いてもよ い。また、単層構造であってもよい。

【0173】次に、図10(B)に示すように光露光工程によりレジストからなるマスク610~613を形成し、ゲート電極及び配線を形成するための第1のエッチング処理を行う。第1のエッチング処理では第1及び第2のエッチング条件で行う。エッチングにはICP(Inductively Coupled Plasma:誘導結合型プラズマ)エッチング法を用いると良い。ICPエッチング法を用い、エッチング条件(コイル型の電極に印加される電力量、基板側の電極に印加される電力量、基板側の電極温度等)を適宜調節することによって所望のテーパー形状に膜をエッチングすることができる。なお、エッチング用ガスとしては、Cli、BCli、SiCli、CCliなどを代表とする塩素系ガスまたはCFi、SFi、NFiなどを代表とするフッ素系ガス、またはOiを適宜用いることができる。

50 【0174】本実施の形態では、基板側(試料ステー

ジ) にも150WのRF (13.56MHz) 電力を投入し、実 質的に負の自己バイアス電圧を印加する。なお、基板側 の電極面積サイズは、12.5cm×12.5cmであ り、コイル型の電極面積サイズ(ここではコイルの設け られた石英円板)は、直径25cmの円板である。この 第1のエッチング条件によりW膜をエッチングして第1 の導電層の端部をテーパー形状とする。第1のエッチン グ条件でのWに対するエッチング速度は200.39 n m/min、TaNに対するエッチング速度は80.3 2 nm/minであり、TaNに対するWの選択比は約 10 2. 5である。また、この第1のエッチング条件によっ て、Wのテーパー角は、約26°となる。この後、レジ ストからなるマスク610~613を除去せずに第2の エッチング条件に変え、エッチング用ガスにCF,とC 1,とを用い、それぞれのガス流量比を30/30 (s ccm)とし、1Paの圧力でコイル型の電極に500 WのRF (13.56MHz) 電力を投入してプラズマ を生成して約30秒程度のエッチングを行った。基板側 (試料ステージ) にも20WのRF(13.56MH z) 電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印 20 加する。CF、とCl,を混合した第2のエッチング条件 ではW膜及びTaN膜とも同程度にエッチングされる。 第2のエッチング条件でのWに対するエッチング速度は 58.97nm/min、TaNに対するエッチング速 度は66.43 n m/m i n である。なお、ゲート絶縁 膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、1 0~20%程度の割合でエッチング時間を増加させると 良い。

【0175】上記第1のエッチング処理では、レジスト からなるマスクの形状を適したものとすることにより、 基板側に印加するバイアス電圧の効果により第1の導電 **層及び第2の導電層の端部がテーパー形状となる。この** テーパー部の角度は15~45°とすればよい。

【0176】こうして、第1のエッチング処理により第 1の導電層と第2の導電層から成る第1の形状の導電層 615~618 (第1の導電層615a~618aと第 2の導電層615b~618b) を形成する。ゲート絶 緑膜となる絶縁膜607は、10~20nm程度エッチ ングされ、第1の形状の導電層615~618で覆われ ない領域が薄くなったゲート絶縁膜620となる。

【0177】次いで、レジストからなるマスクを除去せ ずに第2のエッチング処理を行う。ここでは、エッチン グ用ガスにSF,とCl,とO,とを用い、それぞれのガ ス流量比を24/12/24 (sccm) とし、1.3 Paの圧力でコイル型の電極に700WのRF(13. 56 MHz) 電力を投入してプラズマを生成してエッチ ングを25秒行った。基板側(試料ステージ)にも10 WのRF (13. 56MHz) 電力を投入し、実質的に 負の自己バイアス電圧を印加する。第2のエッチング処 理でのWに対するエッチング速度は227.3nm/m 50 素として、典型的にはリン(P)または砒素(As)を

in、TaNに対するエッチング速度は32.1nm/ minであり、TaNに対するWの選択比は7.1であ り、絶縁膜620であるSiONに対するエッチング速 度は33.7nm/minであり、SiONに対するW の選択比は6.83である。このようにエッチングガス 用ガスにSF,を用いた場合、絶縁膜620との選択比 が高いので膜減りを抑えることができる。本実施の形態 では絶縁膜620において約8 nmしか膜減りが起きな

【0178】この第2のエッチング処理によりWのテー パー角は70°となった。この第2のエッチング処理に より第2の導電層621b~624bを形成する。一 方、第1の導電層は、ほとんどエッチングされず、第1 の導電層621a~624aとなる。なお、第1の導電 層621a~624aは、第1の導電層615a~61 8 aとほぼ同一サイズである。実際には、第1の導電層 の幅は、第2のエッチング処理前に比べて約0.3μm 程度、即ち線幅全体で0.6μm程度後退する場合もあ るがほとんどサイズに変化がない。

【0179】また、2層構造に代えて、膜厚50nmの タングステン膜、膜厚500nmのアルミニウムとシリ コンの合金(A1-Si)膜、膜厚30nmの窒化チタ ン膜を順次積層した3層構造とした場合、第1のエッチ ング処理における第1のエッチング条件としては、BC 1, とC1, とO, とを原料ガスに用い、それぞれのガス 流量比を65/10/5 (sccm) とし、基板側(試 料ステージ) に300WのRF (13.56MHz) 電 カを投入し、1.2 P a の圧力でコイル型の電極に 4 5 0WのRF (13.56MHz) 電力を投入してプラズ マを生成して117秒のエッチングを行えばよく、第1 のエッチング処理における第2のエッチング条件として は、CF、とC1、とO、とを用い、それぞれのガス流量 比を25/25/10 (sccm) とし、基板側(試料 ステージ) にも20WのRF(13.56MHz) 電力 を投入し、1Paの圧力でコイル型の電極に500Wの RF (13.56MHz) 電力を投入してプラズマを生 成して約30秒程度のエッチングを行えばよく、第2の エッチング処理としてはBC1,とC1,を用い、それぞ れのガス流量比を20/60 (sccm)とし、基板側 (試料ステージ) には100WのRF(13.56MH z)電力を投入し、1.2Paの圧力でコイル型の電極 に600WのRF(13.56MHz)電力を投入して プラズマを生成してエッチングを行えばよい。

【0180】次いで、レジストからなるマスクを除去し た後、第1のドーピング処理を行って図11(A)の状 態を得る。ドーピング処理はイオンドープ法、もしくは イオン注入法で行えば良い。イオンドープ法の条件はド ーズ量を1. 5×10''atoms/cm'とし、加速電圧を6 0~100keVとして行う。n型を付与する不純物元

用いる。この場合、第1の導電層及び第2の導電層62 $1\sim624$ がn型を付与する不純物元素に対するマスクとなり、自己整合的に第1の不純物領域 $626\sim629$ が形成される。第1の不純物領域 $626\sim629$ には $1\times10^{14}\sim1\times10^{17}$ /cm³の濃度範囲でn型を付与する不純物元素を添加する。ここでは、第1の不純物領域と同じ濃度範囲の領域をn 領域とも呼ぶ。

【0181】なお、本実施の形態ではレジストからなるマスクを除去した後、第1のドーピング処理を行ったが、レジストからなるマスクを除去せずに第1のドーピ 10ング処理を行ってもよい。

【0182】次いで、図11(B)に示すようにレジストからなるマスク631~633を形成し第2のドーピング処理を行う。マスク631は駆動回路のpチャネル型TFTを形成する半導体層のチャネル形成領域及びその周辺の領域を保護するマスクであり、マスク632は画素部のTFTを形成する半導体層のチャネル形成領域及びその周辺の領域とを保護するマスクである。

【0183】第2のドーピング処理におけるイオンドープ法の条件はドーズ量を1. 5×10^{15} atoms/cm² とし、加速電圧を $60 \sim 100$ ke Vとしてリン(P)をドーピングする。ここでは、第2の導電層621 bをマスクとして各半導体層に不純物領域が自己整合的に形成される。勿論、マスク $631 \sim 633$ で覆われた領域には添加されない。こうして、第2の不純物領域634、635 と、第3の不純物領域637が形成される。第2の不純物領域634、635 には $1 \times 10^{10} \sim 1 \times 10^{11}$ /cm² の濃度範囲で 1×10^{10} の濃度範囲で 1×10^{10} の濃度範囲で 1×10^{10} の濃度範囲で 1×10^{10} の濃度範囲の領域を 1×10^{10} の領域とも呼ぶ。

【0184】また、第3の不純物領域は第1の導電層により第2の不純物領域よりも低濃度に形成され、1×10"~1×10"/cm の濃度範囲でn型を付与する不純物元素を添加されることになる。なお、第3の不純物領域は、テーパー形状である第1の導電層の部分を通過させてドーピングを行うため、テーパー部の端部に向かって不純物濃度が増加する濃度勾配を有している。ここでは、第3の不純物領域と同じ濃度範囲の領域をn 領域とも呼ぶ。また、マスク632で覆われた領域は、第2のドーピング処理で不純物元素が添加されず、第1の不 40 純物領域638となる。

【0185】次いで、レジストからなるマスク631~633を除去した後、新たにレジストからなるマスク639、640を形成して図11(C)に示すように第3のドーピング処理を行う。

[0186] 駆動回路において、上記第3のドーピング 処理により、pチャネル型TFTを形成する半導体層お よび保持容量を形成する半導体層にp型の導電型を付与 する不純物元素が添加された第4の不純物領域641、 642及び第5の不純物領域643、644を形成す

50

る。

【0187】また、第4の不純物領域641、642には 1×10 ° $\sim1\times10$ ' '/cm' の濃度範囲で p型を付与する不純物元素が添加されるようにする。尚、第4の不純物領域641、642には先の工程でリン(P)が添加された領域(n^{--} 領域)であるが、p型を付与する不純物元素の濃度がその $1.5\sim3$ 倍添加されていて導電型は p型となっている。ここでは、第4の不純物領域と同じ濃度範囲の領域を p^{+} 領域とも呼ぶ。

[0188] また、第5の不純物領域643、644は第2の導電層622a、624aのテーパー部と重なる領域に形成されるものであり、 $1\times10^{18}\sim1\times10^{19}$ /cm²の濃度範囲でp型を付与する不純物元素が添加されるようにする。ここでは、第5の不純物領域と同じ濃度範囲の領域をp⁻領域とも呼ぶ。

【0189】以上までの工程でそれぞれの半導体層に n型または p型の導電型を有する不純物領域が形成される。 導電層 621~624はTFTのゲート電極となる。

20 【0190】次いで、ほぼ全面を覆う絶縁膜(図示しない)を形成する。本実施の形態では、プラズマCVD法により膜厚50nmの酸化シリコン膜を形成した。勿論、この絶縁膜は酸化シリコン膜に限定されるものでなく、他のシリコンを含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。

【0191】次いで、それぞれの半導体層に添加された不純物元素を活性化処理する工程を行う。この活性化工程は、ランプ光源を用いたラピッドサーマルアニール法(RTA法)、或いはYAGレーザーまたはエキシマレーザーを裏面から照射する方法、或いは炉を用いた熱処理、或いはこれらの方法のうち、いずれかと組み合わせた方法によって行う。

【0192】また、本実施の形態では、上記活性化の前 に絶縁膜を形成した例を示したが、上記活性化を行った 後、絶縁膜を形成する工程としてもよい。

[0193] 次いで、窒化シリコン膜からなる第1の層間絶縁膜645を形成して熱処理(300~550℃で1~12時間の熱処理)を行い、半導体層を水素化する工程を行う(図12(A))。なお、第1の層間絶縁膜645は、プラズマCVD法により形成された窒化酸化珪素膜と窒化珪素膜からなる積層構造としても良い。この工程は第1の層間絶縁膜645に含まれる水素により半導体層のダングリングポンドを終端する工程である。酸化シリコン膜からなる絶縁膜(図示しない)の存在に関係なく半導体層を水素化することができる。ただし、本実施の形態では、第2の導電層としてアルミニウムを主成分とする材料を用いているので、水素化する工程において第2の導電層が耐え得る熱処理条件とすることが重要である。水素化の他の手段として、プラズマ水素化(プラズマにより励起された水素を用いる)を行っても

良い。

【0194】次いで、第1の層間絶縁膜645上に有機 絶縁物材料から成る第2の層間絶縁膜646を形成す る。本実施の形態では膜厚1.6μmのアクリル樹脂膜 を形成する。

【0195】さらに、第2の層間絶縁膜646上に層間 絶縁膜の内部から発生する酸素などの脱ガスや水分等が 放出されるのを防ぐためにバリア膜647を形成する。 バリア膜647を形成する材料としては、具体的には窒 化アルミニウム (A1N)、窒化酸化アルミニウム (A 10 1NO)、酸化窒化アルミニウム(A1NO)、窒化珪 素(SiN)、窒化酸化珪素(SiNO)等のアルミニ ウム又は珪素を含む絶縁膜の他、窒化炭素や、DLC (ダイヤモンドライクカーボン) 膜を用いて、0.2~ 1 μ mの膜厚で形成することができるが、本実施の形態 では、窒化珪素からなるパリア膜をスパッタリング法に より0. 3μmの膜厚で形成する。なお、ここで用いる スパッタリング法としては、2極スパッタ法、イオンビ ームスパッタ法、または対向ターゲットスパッタ法等が ある。

【0196】次いで、各不純物領域に達するコンタクト ホールを形成する。本実施の形態では複数のエッチング 処理を順次行う。本実施の形態では第1の層間絶縁膜を エッチングストッパーとして第2の層間絶縁膜をエッチ ングした後、絶縁膜(図示しない)をエッチングストッ パーとして第1の層間絶縁膜をエッチングしてから絶縁 膜(図示しない)をエッチングする。

【0197】そして、各高濃度不純物領域634、63 5、641、642とそれぞれ電気的に接続する配線6 50~656と、陽極となる第1の電極657を形成す 30 る。本実施の形態では、遮光性の導電性材料を用いて形 成する。具体的には、元素周期律の第4族、第5族また は6族に属する元素からなる導電性の窒化物、酸化物、 炭化物、ホウ化物、珪化物を用いることができるが、こ こでは、窒化チタン(TiN)を用い、500nmの膜 厚に成膜した後、これをパターニングして配線650~ 656および第1の電極(陽極)657を形成する。

【0198】なお、本実施の形態におけるパターニング の際のエッチング条件は、エッチング用ガスにCFiと C1,とを用い、それぞれのガス流量比を40/40 (sccm) とし、1.2 Paの圧力でコイル型の電極 に450WのRF(13.56MHz)電力を投入して プラズマを生成して約30秒程度のエッチングを行う。 基板側(試料ステージ) にも100WのRF(13.5 6MHz) 電力を投入し、実質的に負の自己パイアス電 圧を印加する。

【0199】なお、本実施の形態では、第1の電極(陽 極) 657は配線形成と同時に形成され、高濃度不純物 領域642との配線を兼ねて形成される。

【0200】以上の様にして、nチャネル型TFT70 50

1、 p チャネル型 T F T 7 0 2 を有する 駆動回路 7 0 5 と、nチャネル型TFTからなるスイッチング用TFT 703、nチャネル型TFTからなる電流制御用TFT 704とを有する画素部706を同一基板上に形成する ことができる(図12(C))。本明細書中ではこのよ うな基板を便宜上アクティブマトリクス基板と呼ぶ。

【0201】画素部706において、スイッチング用T FT703 (nチャネル型TFT) にはチャネル形成領 域503、ゲート電極を形成する導電層623の外側に 形成される第1の不純物領域(n~領域)638とソー ス領域、またはドレイン領域として機能する第2の不純 物領域 (n'領域) 635を有している。

【0202】また、画素部706において、電流制御用 TFT704 (pチャネル型TFT) にはチャネル形成 領域504、ゲート電極を形成する導電層624の一部 と絶縁膜を介して重なる第5の不純物領域 (p- 領域) 644とソース領域、またはドレイン領域として機能す る第4の不純物領域(p[†]領域)642を有している。

【0203】また、駆動回路705において、nチャネ ル型TFT701はチャネル形成領域501、ゲート電 極を形成する導電層621の一部と絶縁膜を介して重な る第3の不純物領域(n 領域)637とソース領域、 またはドレイン領域として機能する第2の不純物領域 (n'領域) 634を有している。

【0204】また、駆動回路705において、pチャネ ル型TFT702にはチャネル形成領域502、ゲート 電極を形成する導電層622の一部と絶縁膜を介して重 なる第5不純物領域(p⁻領域)643と、ソース領域 またはドレイン領域として機能する第4の不純物領域 (p'領域) 641を有している。

【0205】これらのTFT701、702を適宜組み 合わせてシフトレジスタ回路、バッファー回路、レベル シフタ回路、ラッチ回路などを形成し、駆動回路705 を形成すればよい。例えば、СМОS回路を形成する場 合には、nチャネル型TFT701とpチャネル型TF T702を相補的に接続して形成すればよい。

【0206】なお、信頼性が最優先とされる回路には、 ゲート絶縁膜を介してLDD(LDD:Lightly Doped Drain) 領域をゲート電極と重ねて配置させた、いわゆ 40 るGOLD (Gate-drain Overlapped LDD) 構造である nチャネル型TFT701の構造が適している。

【0207】なお、駆動回路705におけるTFT(n チャネル型TFT、pチャネル型TFT)は、高い駆動 能力(オン電流:Ion)およびホットキャリア効果に よる劣化を防ぎ信頼性を向上させることが要求されてい ることから本実施の形態では、ホットキャリアによるオ ン電流値の劣化を防ぐのに有効である構造として、ゲー ト電極がゲート絶縁膜を介して低濃度不純物領域と重な る領域(GOLD領域)を有するTFTを用いている。

【0208】これに対して、画素部706におけるスイ

ッチング用TFT703は、低いオフ電流(Ioff) が要求されていることから、本実施の形態ではオフ電流 を低減するためのTFT構造として、ゲート電極がゲー ト絶縁膜を介して低濃度不純物領域と重ならない領域 (LDD領域)を有するTFTを用いている。

[0209]次に絶縁膜を 1μ mの厚さに成膜する。な お、本実施の形態においては、絶縁膜を形成する材料と して酸化珪素からなる膜を用いているが、場合によって は、窒化珪素および酸化窒化珪素といった珪素を含む絶 縁膜の他、ポリイミド、ポリアミド、アクリル(感光性 10 アクリルを含む)、BCB(ペンゾシクロブテン)とい った有機樹脂膜を用いることもできる。

【0210】この絶縁膜の第1の電極(陽極)657と 重なる位置に開口部を形成して、絶縁層658を形成す る(図13(A))。

【0211】具体的には、感光性アクリルを用いて 1μ mの絶縁膜を形成し、フォトリソグラフィー法によりパ ターニングを行った後で、エッチング処理を行うことに より絶縁層658を形成する。

【0212】次に、絶縁層658の開口部において露出 20 している第1の電極(陽極)657上に有機化合物層6 59を蒸着法により形成する(図13(A))。なお、 有機化合物層659は、実施の形態2で示した素子構造 と同様の積層を行うことにより形成することができる。

【0213】ここでは、1画素しか示していないが、本 実施の形態において画素部に複数形成される各画素には 赤、緑、青の3種類の発光を示す有機化合物層のうちの いずれかが形成され、フルカラー化が可能となることか ら、3種類の発光色を示す有機化合物層を形成する有機 化合物の組み合わせについて、図14により説明する。 【0214】なお、図14(A)に示す発光素子は、第 1の電極(陽極)1401、有機化合物層1402、及 び第2の電極(陰極)1403からなり、有機化合物層 1402は、正孔輸送層1404、発光層1405、ブ ロッキング層1406、電子輸送層1407、および電 子伝達領域1408の積層構造を有している。なお、赤 色発光を示す発光素子を構成する材料及び膜厚について 図14(B)に示し、緑色発光を示す発光素子を構成す る材料及び膜厚について図14(C)に示し、青色発光 を示す発光素子を構成する材料及び膜厚について図14 40 (D) にそれぞれ示す。

【0215】はじめに、赤色発光を示す有機化合物層を 形成する。具体的には、正孔輸送層1404は、正孔輸 送性の有機化合物である、α-NPDを40nmの膜厚 に成膜し、発光層1405は、発光性の有機化合物であ る、2、3、7、8、12、13、17、18-オクタ エチルー21H、23H-ポルフィリンー白金(以下、 PtOEPと示す)をホストとなる有機化合物(以下、 ホスト材料という) であるСВРと共に共蒸着させて3 Onmの膜厚に成膜し、ブロッキング層1406は、ブ 50 物層659及び絶縁層658を覆って、第2の電極(陰

ロッキング性の有機化合物である、BCPを10nmの 膜厚に成膜し、電子輸送層1407は、電子輸送性の有 機化合物である、Alq,を40nmの膜厚に成膜し、 電子伝達領域1408をTMBとAlg,とを共蒸着し て5 nmの膜厚で形成することにより赤色発光の有機化 合物層を形成する。

【0216】なお、ここでは赤色発光の有機化合物層と して、5種類の機能の異なる有機化合物を用いて形成す る場合について説明したが、本発明は、これに限られる ことはなく、赤色発光を示す有機化合物として公知の材 料を用いることができる。

【0217】次に、緑色発光を示す有機化合物層を形成 する。具体的には、正孔輸送層1404は、正孔輸送性 の有機化合物である、α-NPDを40nmの膜厚で成 膜し、発光層1405は、正孔輸送性のホスト材料とし てCBPを用い、発光性の有機化合物であるIr(pp y),と共に共蒸着することにより30nmの膜厚で成 膜し、ブロッキング層1406は、ブロッキング性の有 機化合物であるBCPを10nmの膜厚で成膜し、電子 輸送層1407は、電子輸送性の有機化合物である、A 1 q,を40 n m の 膜厚で成膜し、電子伝達領域 140 8をTMBとAlq,とを共蒸着して5nmの膜厚で形 成することにより緑色発光の有機化合物を形成すること ができる。

【0218】なお、ここでは緑色発光の有機化合物層と して、4種類の機能の異なる有機化合物を用いて形成す る場合について説明したが、本発明はこれに限られるこ とはなく、緑色発光を示す有機化合物として公知の材料 を用いることができる。

【0219】次に、青色発光を示す有機化合物層を形成 する。具体的には、発光層1405は、発光性および正 孔輸送性の有機化合物である、α-NPDを40nmの 膜厚で成膜し、プロッキング層1406は、プロッキン グ性の有機化合物である、BCPを10nmの膜厚に成 膜し、電子輸送層1407は、電子輸送性の有機化合物 である、Alq,を40nmの膜厚で成膜し、電子伝達 領域1408をTMBとAlq,とを共蒸着して5nm の膜厚で形成することにより青色発光の有機化合物層を 形成することができる。

【0220】なお、ここでは青色発光の有機化合物層と して、3種類の機能の異なる有機化合物を用いて形成す る場合について説明したが、本発明はこれに限られるこ とはなく、青色発光を示す有機化合物として公知の材料 を用いることができる。

【0221】以上に示した有機化合物を第1の電極(陽 極)上に形成することにより画素部において、赤色発 光、緑色発光及び青色発光を示す有機化合物層を形成す ることができる。

【0222】次に、図13(B)に示すように有機化合

極) 660を形成する。なお、本実施の形態において陰 極660は、透光性の導電膜により形成されている。具 体的には、陰極660からの電子の注入性を向上させる ために仕事関数の小さい材料で形成されることが望まし い。なお、本実施の形態において、第2の電極(陰極) 660は、アルミニウムもしくは銀により形成する。

[0223] なお、本実施の形態において、第2の電極 (陰極) 660は発光素子において生じた光を透過させ る電極であることから、透光性を有する必要がある。そ のため、アルミニウム膜を20nmの膜厚で成膜して第 10 ースはソース配線1503に接続され、ドレインはドレ 2の電極(陰極)660を形成する。

【0224】このように極薄膜からなる第2の電極(陰 極) 660を形成することにより、光の透過性を有する 電極を形成することができる。なお、仕事関数が小さ く、かつ透光性の導電膜であれば、公知の他の材料を用 いて第2の電極(陰極)660を形成することもでき

【0225】こうして図13(B)に示すように、電流 制御用TFT704に電気的に接続された第1の電極 (陽極) 657と、前記第1の電極(陽極) 657と隣 20 り合う電極 (図示せず) との隙間に形成された絶縁層 6 58と、第1の電極(陽極)657上に形成された有機 化合物層659と、有機化合物層659及び絶縁層65 8上に形成された第2の電極(陰極)660からなる発 光素子661を有する素子基板を形成することができ る。

【0226】なお、本実施の形態において、TFTの駆 **動電圧は、1.2~10Vであり、好ましくは、2.5** ~5.5Vである。

【0227】また、画素部の表示が動作しているとき (動画表示の場合) には、発光素子が発光している画素 により背景の表示を行い、発光素子が非発光となる画素 により文字表示を行えばよいが、画素部の動画表示があ る一定期間以上静止している場合(本明細書中では、ス タンバイ時と呼ぶ) には、電力を節約するために表示方 法が切り替わる(反転する)ようにしておくと良い。具 体的には、発光素子が発光している画素により文字を表 示し(文字表示ともいう)、発光素子が非発光となる画 素により背景を表示(背景表示ともいう)するようにす る。

【0228】ここで、本実施の形態において説明した発 光装置の画素部の詳細な上面構造を図15(A)に示 し、回路図を図15 (B) に示す。図15 (A) 及び図 15 (B) は共通の符号を用いるので互いに参照すれば よい。

【0229】図15において、基板上に設けられたスイ ッチング用TFT1500は図13のスイッチング用 (nチャネル型) TFT703を用いて形成される。従 って、構造の説明はスイッチング用(nチャネル型)T 示される配線は、スイッチング用TFT1500のゲー ト電極1501 (1501a、1501b) を電気的に 接続するゲート配線である。

【0230】なお、本実施の形態ではチャネル形成領域 が二つ形成されるダブルゲート構造としているが、チャ ネル形成領域が一つ形成されるシングルゲート構造もし くは三つ形成されるトリプルゲート構造であっても良

【0231】また、スイッチング用TFT1500のソ イン配線1504に接続される。また、ドレイン配線1 504は電流制御用TFT1505のゲート電極150 6に電気的に接続される。なお、電流制御用TFT15 05は図13の電流制御用(pチャネル型)TFT70 4を用いて形成される。従って、構造の説明は電流制御 用(pチャネル型)TFT704の説明を参照すれば良 い。なお、本実施の形態ではシングルゲート構造として いるが、ダブルゲート構造もしくはトリプルゲート構造 であっても良い。

【0232】また、電流制御用TFT1505のソース は電流供給線1507に電気的に接続され、ドレインは ドレイン配線1508に電気的に接続される。また、ド レイン配線1508は点線で示される第1の電極(陽 極) 1509に電気的に接続される。

【0233】また、1510で示される配線は、消去用 TFT1511のゲート電極1512と電気的に接続す るゲート配線である。なお、消去用TFT1511のソ ースは、電流供給線1507に電気的に接続され、ドレ インはドレイン配線1504に電気的に接続される。

【0234】なお、消去用TFT1511は図13の電 流制御用 (pチャネル型) TFT704と同様にして形 成される。従って、構造の説明は電流制御用(pチャネ ル型)TFT704の説明を参照すれば良い。なお、本 実施の形態ではシングルゲート構造としているが、ダブ ルゲート構造もしくはトリプルゲート構造であっても良

【0235】また、1513で示される領域には保持容 量(コンデンサ)が形成される。コンデンサ1513 は、電流供給線1507と電気的に接続された半導体膜 1514、ゲート絶縁膜と同一層の絶縁膜(図示せず) 40 及びゲート電極1506との間で形成される。また、ゲ ート電極1506、第1層間絶縁膜と同一の層(図示せ ず)及び電流供給線1507で形成される容量も保持容 量として用いることが可能である。

【0236】なお、図15 (B) の回路図で示す発光素 子1515は、第1の電極(陽極) 1509と、第1の 電極 (陽極) 1509上に形成される有機化合物層 (図 示せず)と有機化合物層上に形成される第2の電極(陰 極) (図示せず) からなる。本発明において、第1の電 FT703の説明を参照すれば良い。また、1502で 50 極(陽極) 1509は、電流制御用TFT1505のソ ース領域またはドレイン領域と接続している。

[0237] 発光素子1515の第2の電極(陰極)に は対向電位が与えられている。また電流供給線Vは電源 電位が与えられている。そして対向電位と電源電位の電 位差は、電源電位が陽極に与えられたときに発光素子が 発光する程度の電位差に常に保たれている。電源電位と 対向電位は、本発明の発光装置に、外付けのIC等によ り設けられた電源によって与えられる。なお対向電位を 与える電源を、本明細書では特に対向電源1516と呼 ぶ。

【0238】 [実施の形態7] 本実施の形態では、本発 明のアクティブマトリクス型発光装置の外観図について 図16を用いて説明する。なお、図16(A)は、発光 装置を示す上面図、図16(B)は図16(A)をA-A'で切断した断面図である。点線で示された1601 はソース側駆動回路、1602は画素部、1603はゲ ート側駆動回路である。また、1604は封止基板、1 605はシール剤であり、シール剤1605で囲まれた 内側は、空間になっている。

[0239] なお、1608はソース側駆動回路160 20 1及びゲート側駆動回路1603に入力される信号を伝 送するための配線であり、外部入力端子となるFPC

(フレキシブルプリントサーキット) 1609からビデ オ信号やクロック信号を受け取る。なお、ここではFP Cしか図示されていないが、このFPCにはプリント配 線基盤 (PWB) が取り付けられていても良い。本明細 書における発光装置には、発光装置本体だけでなく、そ れにFPCもしくはPWBが取り付けられた状態をも含 むものとする。

【0240】次に、断面構造について図16(B)を用 30 いて説明する。基板1610上には駆動回路及び画素部 が形成されているが、ここでは、駆動回路としてソース 側駆動回路1601と画素部1602が示されている。

[0241] なお、ソース側駆動回路1601はnチャ ネル型TFT1623とpチャネル型TFT1624と を組み合わせたCMOS回路が形成される。また、駆動 回路を形成するTFTは、公知のCMOS回路、PMO S回路もしくはNMOS回路で形成しても良い。また、 本実施の形態では、基板上に駆動回路を形成したドライ バーー体型を示すが、必ずしもその必要はなく、基板上 40 ではなく外部に形成することもできる。

【0242】また、画素部1602は電流制御用TFT 1611とそのドレインに電気的に接続された第1の電 極1612を含む複数の画素により形成される。

【0243】また、第1の電極1612の両端には絶縁 層1613が形成され、第1の電極1612上には有機 化合物層1614が形成される。さらに、有機化合物層 1614上には第2の電極1616が形成される。これ により、第1の電極1612、有機化合物層1614、 及び第2の電極1616からなる発光素子1618が形 50 電極(陽極)1702と接して紙面に垂直な方向に形成

成される。

【0244】第2の電極1616は全画素に共通の配線 としても機能し、接続配線1608を経由してFPC1 609に電気的に接続されている。

42

【0245】また、基板1610上に形成された発光素 子1618を封止するためにシール剤1605により封 止基板1604を貼り合わせる。なお、封止基板160 4と発光素子1618との間隔を確保するために樹脂膜 からなるスペーサを設けても良い。そして、シール剤1 10 605の内側の空間1607には窒素等の不活性気体が 充填されている。なお、シール剤1605としてはエポ キシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、シール剤16 05はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であるこ とが望ましい。さらに、空間1607の内部に酸素や水 を吸収する効果をもつ物質を含有させても良い。

【0246】また、本実施の形態では封止基板1604 を構成する材料としてガラス基板や石英基板の他、FR P (Fiberglass-Reinforced Plastics)、PVF (ポリ ビニルフロライド)、マイラー、ポリエステルまたはア クリル等からなるプラスチック基板を用いることができ る。また、シール剤1605を用いて封止基板1604 を接着した後、さらに側面(露呈面)を覆うようにシー ル剤で封止することも可能である。

【0247】以上のようにして発光素子を空間1607 に封入することにより、発光素子を外部から完全に遮断 することができ、外部から水分や酸素といった有機化合 物層の劣化を促す物質が侵入することを防ぐことができ る。従って、信頼性の高い発光装置を得ることができ る。

【0248】なお、本実施の形態の構成は、実施の形態 1~実施の形態6に示したいずれの構成と自由に組み合 わせて実施することが可能である。

【0249】 [実施の形態8] 本実施の形態では本発明 の素子構造を有するパッシブ型(単純マトリクス型)の 発光装置を作製した場合について説明する。説明には図 17を用いる。図17において、1701はガラス基 板、1702は金属化合物からなる第1の電極(陽極) である。本実施の形態では、金属化合物としてTiNを スパッタリング法により形成する。なお、図17では図 示されていないが、複数本の陽極が紙面と平行にストラ イプ状に配列されている。なお、パッシブマトリクス型 の発光装置においては、アクティブマトリクス型の発光 装置よりも陽極材料に対して導電性が要求されるため、 従来のITOよりも導電性の高い金属化合物を陽極に用 いることは発光素子の駆動電圧を低下させる上で有効で ある。

【0250】また、ストライプ状に配列された第1の電 極(陽極)1702と交差するように絶縁材料からなる バンク1703が形成される。パンク1703は第1の されている。

[0251]次に、有機化合物層1704が形成される。有機化合物層1704を形成する材料としては、本明細書中で示した材料の他、発光が得られる公知の材料を用いて形成することができる。

【0252】例えば、赤色発光を示す有機化合物層、緑色発光を示す有機化合物層及び青色発光を示す有機化合物層をそれぞれ形成することにより、3種類の発光を有する発光装置を形成することができる。なお、これらの有機化合物層1704はバンク1703で形成された溝 10に沿って形成されるため、紙面に垂直な方向にストライプ状に配列される。

[0253] 次に、有機化合物層1704上に第2の電極 (陰極)1705が形成される。なお第2の電極 (陰極)1705は、メタルマスクを用いて蒸着法により形成する。

[0254] なお、本実施の形態では下側の第1の電極 (陽極) 1702が遮光性の材料で形成されているため、有機化合物層1704で発生した光は上側の第2の 電極(陰極) 1705から出射される。

【0255】次に、封止基板1707としてガラス基板を用意する。本実施の形態の構造では透光性の材料を用いる必要があることから、ガラス基板の他、プラスチックや石英からなる基板を用いることが可能である。

【0256】こうして用意した封止基板1707は、紫外線硬化樹脂からなるシール剤1708により貼り合わされる。なお、シール剤1708の内側1706は密閉された空間になっており、窒素やアルゴンなどの不活性ガスが充填されている。また、この密閉された空間1706の中に酸化パリウムに代表される吸湿剤を設けるこ30とも有効である。最後にFPC1711を取り付けてパッシブ型の発光装置が完成する。

【0257】なお、本実施の形態は、実施の形態1~実施の形態7に示した素子構造(アクティブマトリクス型)に関連するもの以外の構成を自由に組み合わせて実施することが可能である。

【0258】 [実施の形態9] 発光素子を用いた発光装置は自発光型であるため、液晶表示装置に比べ、明るい場所での視認性に優れ、視野角が広い。従って、本発明の発光装置を用いて様々な電気器具を完成させることが 40できる。

【0259】本発明により作製した発光装置を用いて作製された電気器具として、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ(ヘッドマウントディスプレイ)、ナビゲーションシステム、音響再生装置(カーオーディオ、オーディオコンポ等)、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末(モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍等)、記録媒体を備えた画像再生装置(具体的にはデジタルビデオディスク(DVD)等の記録媒体を再生

し、その画像を表示しうる表示装置を備えた装置)などが挙げられる。特に、斜め方向から画面を見る機会が多い携帯情報端末は、視野角の広さが重要視されるため、発光素子を有する発光装置を用いることが好ましい。それら電気器具の具体例を図16に示す。

【0260】図18(A)は表示装置であり、筐体2001、支持台2002、表示部2003、スピーカー部2004、ビデオ入力端子2005等を含む。本発明により作製した発光装置をその表示部2003に用いることにより作製される。発光素子を有する発光装置は自発光型であるためバックライトが必要なく、液晶表示装置よりも薄い表示部とすることができる。なお、表示装置は、パソコン用、TV放送受信用、広告表示用などの全ての情報表示用表示装置が含まれる。

【0261】図18(B)はデジタルスチルカメラであり、本体2101、表示部2102、受像部2103、操作キー2104、外部接続ポート2105、シャッター2106等を含む。本発明により作製した発光装置をその表示部2102に用いることにより作製される。

【0262】図18(C)はノート型パーソナルコンピュータであり、本体2201、筐体2202、表示部2203、キーボード2204、外部接続ボート2205、ポインティングマウス2206等を含む。本発明により作製した発光装置をその表示部2203に用いることにより作製される。

【0263】図18(D)はモバイルコンピュータであり、本体2301、表示部2302、スイッチ2303、操作キー2304、赤外線ポート2305等を含む。本発明により作製した発光装置をその表示部2302に用いることにより作製される。

【0264】図18(E)は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置(具体的にはDVD再生装置)であり、本体2401、筐体2402、表示部A2403、表示部B2404、記録媒体(DVD等)読み込み部2405、操作キー2406、スピーカー部2407等を含む。表示部A2403は主として画像情報を表示し、表示部B2404は主として文字情報を表示するが、本発明により作製した発光装置をこれら表示部A、B2403、2404に用いることにより作製される。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用ゲーム機器なども含まれる。

【0265】図18(F)はゴーグル型ディスプレイ (ヘッドマウントディスプレイ)であり、本体2501、表示部2502、アーム部2503を含む。本発明により作製した発光装置をその表示部2502に用いることにより作製される。

【0266】図18(G)はビデオカメラであり、本体2601、表示部2602、筐体2603、外部接続ポート2604、リモコン受信部2605、受像部260506、バッテリー2607、音声入力部2608、操作キ

-2609、接眼部2610等を含む。本発明により作 製した発光装置をその表示部2602に用いることによ り作製される。

【0267】ここで図18 (H) は携帯電話であり、本 体2701、筐体2702、表示部2703、音声入力 部2704、音声出力部2705、操作キー2706、 外部接続ポート2707、アンテナ2708等を含む。 本発明により作製した発光装置をその表示部2703に 用いることにより作製される。なお、表示部2703は 黒色の背景に白色の文字を表示することで携帯電話の消 10 浄やスポンジ洗浄)を行い、ダークスポットや点欠陥の 費電力を抑えることができる。

【0268】なお、将来的に有機材料の発光輝度が高く なれば、出力した画像情報を含む光をレンズ等で拡大投 影してフロント型若しくはリア型のプロジェクターに用 いることも可能となる。

【0269】また、上記電気器具はインターネットやC ATV (ケーブルテレビ) などの電子通信回線を通じて 配信された情報を表示することが多くなり、特に動画情 報を表示する機会が増してきている。有機材料の応答速 度は非常に高いため、発光装置は動画表示に好ましい。 【0270】また、発光装置は発光している部分が電力 を消費するため、発光部分が極力少なくなるように情報 を表示することが好ましい。従って、携帯情報端末、特 に携帯電話や音響再生装置のような文字情報を主とする 表示部に発光装置を用いる場合には、非発光部分を背景 として文字情報を発光部分で形成するように駆動するこ とが好ましい。

【0271】以上の様に、本発明により作製された発光 装置の適用範囲は極めて広く、本発明の発光装置をあら ゆる分野の電気器具に適用することが可能である。ま た、本実施の形態の電気器具は実施の形態1~実施の形 態8を実施することにより作製された発光装置を用いる ことにより完成させることができる。

【0272】 [実施の形態10] さらに、本発明の発光 装置は、図19で示す構造とすることも可能である。 な お、図19は実施の形態4で説明した第1の電極191 1が陽極で、第2の電極1914が陰極であり、第1の 電極1911側から光を透過させる構造の場合を用いて 説明することとする。

び配線1907)を覆う絶縁層1912(パンク、隔 壁、障壁、土手などと呼ばれる)としては、無機材料 (酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコンな ど)、感光性または非感光性の有機材料(ポリイミド、 アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、レジストま たはベンゾシクロプテン)、またはこれらの積層などを 用いることができるが、例えば、有機樹脂の材料として ポジ型の感光性アクリルを用いた場合には、図19に示 すように絶縁物の端部における曲率半径が0.2~2μ なる曲面を持たせることが好ましい。

[0274] また、有機化合物層1913は、極めて薄 いため、第1の電極1911の表面は平坦であることが 好ましく、例えば、第1の電極1911のパターニング 前、またはパターニング後に化学的及び機械的に研磨す る処理(代表的にはCMP技術)等により平坦化を行え ばよい。また、第1の電極1911の表面における清浄 度を向上させるため、絶縁物1912の形成前後に異物 (ゴミなど)をクリーニングするための洗浄(ブラシ洗 発生を低減させる。

【0275】さらに、発光素子1915の有機化合物層 1913に用いる材料として、先の実施の形態において 示した材料の他に白色発光を示す材料を用いることがで きる。この場合には、蒸着法を用いて形成し、例えば第 1の電極(陽極) 1911側からAlq,、部分的に赤 色発光色素であるナイルレッドをドープしたAlq.、 Alq.、p-EtTAZ、TPD(芳香族ジアミン) を順次積層形成すればよい。なお、白色発光の場合に 20 は、カラーフィルターと組合せることにより、R (赤)、G(緑)、B(青)の発光を得ることもでき

【0276】また、有機化合物層1913上には第2の 電極 (陰極) 1914が形成されるが、その方法として は、蒸着法(抵抗加熱法)またはスパッタ法を用いるこ とができる。これにより、第1の電極(陽極)191 1、有機化合物層1913、及び第2の電極(陰極)1 914からなる発光素子1915が形成される。

【0277】さらに、発光素子1915の第2の電極 (陰極) 1914上に絶縁性の材料を用いてパッシベー ション膜1916を形成することもできる。なお、この 際パッシベーション膜1916に用いる材料としては、 スパッタリング法において、Siをターゲットとして形 成された窒化珪素膜の他、吸湿性の材料を窒化珪素膜に より挟んで形成された積層膜を用いることができる。さ らに、DLC膜(ダイヤモンドライクカーボン膜)や、 窒化炭素(CxNy)等を用いることも可能である。

[0278]

30

【発明の効果】本発明では、有機化合物層の一部にドナ [0273] 第1の電極 (陽極) 1911の端部 (およ 40 一性分子を含む電子伝達領域を形成し、これを陰極と接 するように形成することで、陰極と有機化合物層の間に それぞれのLUMO準位の中間に位置するドナー準位を 形成し、陰極から注入された電子の伝達を効率良く行う ことができるので、TFTを有するアクティブマトリク ス型の発光装置の場合において、TFTの特性に影響を 与えることなく発光素子の特性を向上させることができ

【0279】さらに、本発明では、有機化合物層に含ま れる発光層と接しないようにして電子伝達領域を形成す mとなるようにし、接触面における角度が35度以上と 50 ることにより、発光層においてキャリアの再結合により

生じるエネルギーが、ドナー分子を含む電子伝達領域で 生じる電荷移動錯体へ移動して発光素子が消光するのを 防ぐことができ、発光効率の低下を防ぐことができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の発光装置の素子構造を説明する図。
- 【図2】 上方出射型の発光装置の素子構造を説明する図。
- 【図3】 上方出射型の発光装置の素子構造を説明する図。
- 【図4】 上方出射型の発光装置の素子構造を説明す 10
- る図。 【図5】 トキリ射刑の祭光柱器の妻子機造を説明す
- 【図 5】 上方出射型の発光装置の素子構造を説明する図。
- 【図 6 】 下方出射型の発光装置の素子構造を説明する図。
- 【図7】 下方出射型の発光装置の素子構造を説明す
- る図。 【図8】 本発明の発光装置の素子構造を説明する
- 図。 【図 9 】 本発明の発光装置の素子構造を説明する
- 【図9】 本発明の発光装置の素子構造を説明する 図。
- 【図10】 本発明の発光装置の作製工程を説明する図。
- 【図11】 本発明の発光装置の作製工程を説明する図。

【図12】 本発明の発光装置の作製工程を説明する図。

【図13】 本発明の発光装置の作製工程を説明する図。

【図14】 本発明の発光装置の素子構造を説明する

図。

【図15】 本発明に用いることのできる回路構成を説

明する図。

【図16】 本発明の発光装置の素子構造を説明する

0 図。

【図17】 パッシブマトリクス型の発光装置を説明す

る図。

【図18】 電気器具の一例を示す図。

【図19】 本発明の発光装置の素子構造を説明する図。

【符号の説明】

102陽極

103有機化合物層

104陰極

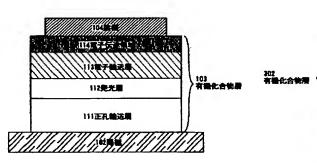
20 111正孔輸送層

112発光層

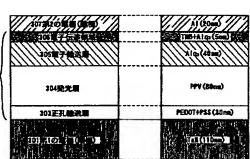
113電子輸送層

114電子伝達領域

[図1]



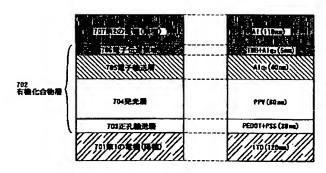
[図3]



[図5]

	// ATT 19 mm (449)	// / 110 (120mm) · //	
502 有 读化合物 層(506正孔喻迷腊	PEDOTHPSS (28mm)	
	5 05完尤眉	PPV (Stime)	
	504里子梅芝華	X (p (see)	
	Single ()		

[図7]



CEP+1r(pay);(38mm)

9CP (10mm)

AI (110==)

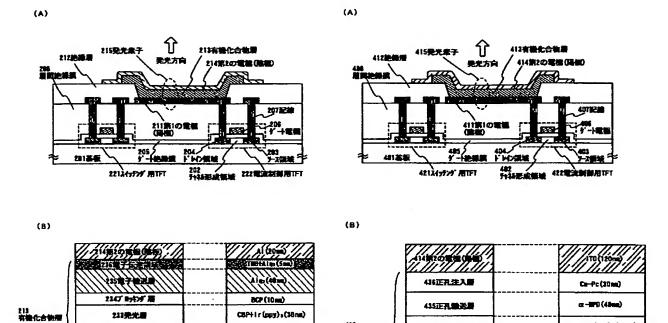
[図2]

252正孔畸光度

211正孔注入层

वाध्यक्त (१०१)

[図4]



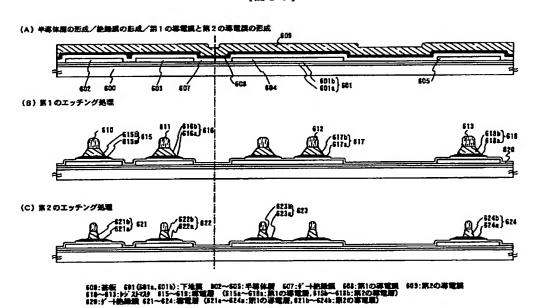
413 有機化合物局 434竞先册

मा ग्रह्म होता है।



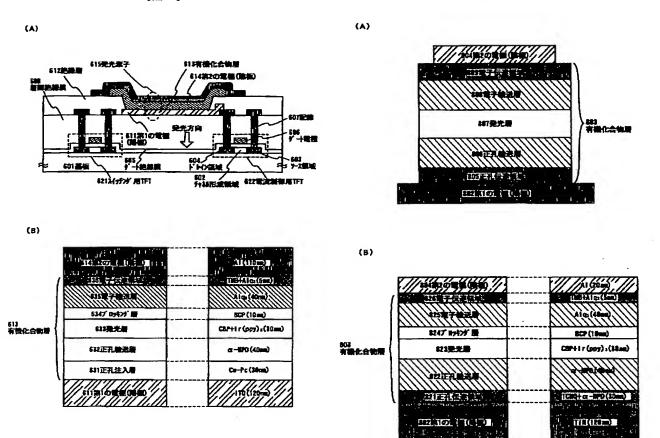
a-EPD (40mm)

Cu-Pc (30mm)

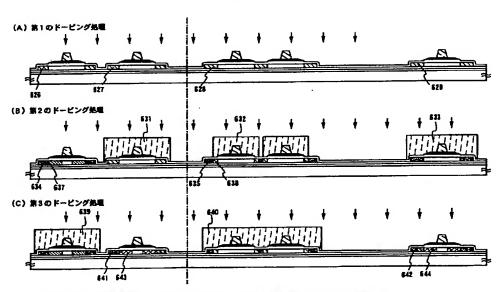


【図6】

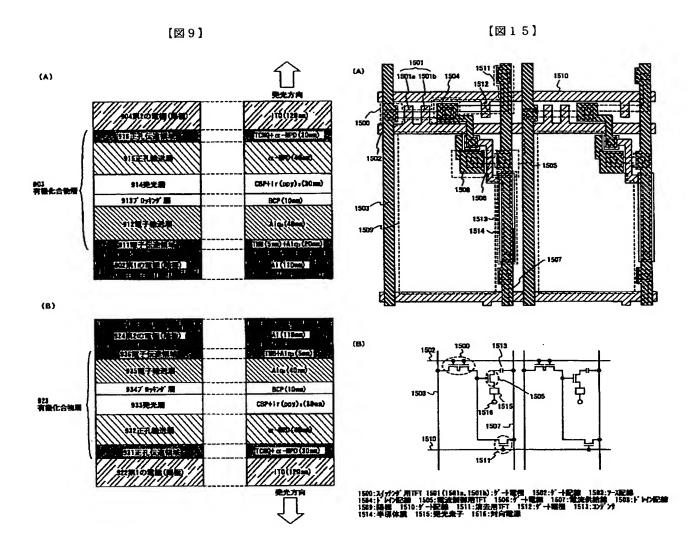
[図8]



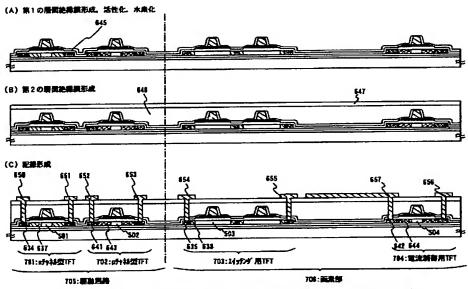
【図11】



626~629:第1の不純物価値 631~633:1/7 3-729 634, 635:第2の不純物回線 637:第3の不純物回線 633:第1の不純物価値 633, 649:1/7 3-729 641, 642:第4の不純物価値 643, 644:第5の不純物価値

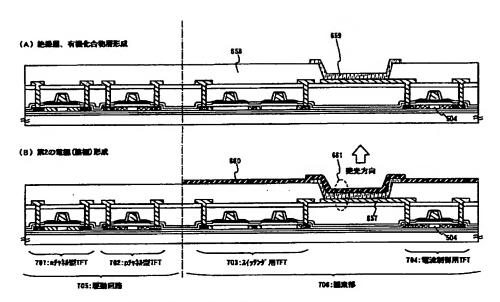


【図12】



501~504:計算形成領域 645:第1の展開施設員 646:第2の展開施設員 650~656:記録 657:第1の電極(陽極)

【図13】

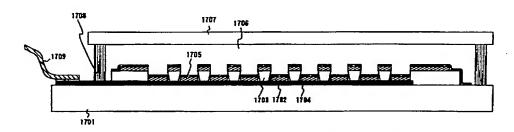


858:絶縁着 658:有機化合物層 840:第2の常體(階級) 841:発光素子

[図14]

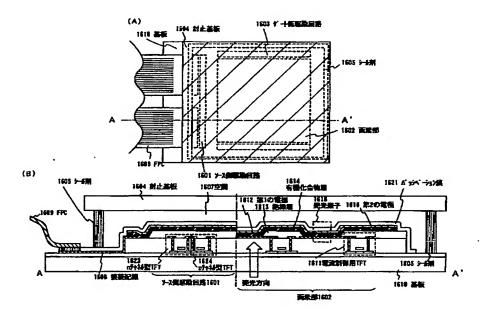
1402 有機化合物層	(A) 素子構造	(B) 発光素子(I)	(C) 発光素子(E)	(D) 発光素子(B)
	(1405年子記書報報 1407年子歌選書 1467年子報選書	At (25mm) At (40mm) At (40mm) Pt0EF-CEP	Alignma (Align (Sam)) Align (Align) BCP (10mm)	A1 (20mm) (120-14) (25mm) A1 (20mm)
	1405美光層	(30mm) cr = MPD (40mm)	ir (ppy) 3: CSP (38mm)	CP (16 mm) α - MPD (40 mm)
	1401			

[図17]



1701高紀。1702第1の環接(機能)、1703A*分、1704有機化合物層、1705第2の電視(機能)、1706空間、1707対止基板。 1708~分別、17897C

[図16]



【図18】

【図19】

